



携手同心 惠及未来

使用说明书

OPERATION MANUAL

TH8601/8601A

线材测试仪

TH8601 Series of Cable/Harness Tester

[V1.5@2023.10](#)



目 录

第 1 章 概述.....	1
1.1 开箱检查	1
1.2 电源连接	1
1.3 保险丝	1
1.4 环境.....	2
1.5 注意事项	2
1.6 预热.....	2
1.7 其它特性	2
第 2 章 面板说明.....	3
2.1 前面板说明.....	3
2.2 后面板说明.....	5
2.3 开机.....	6
2.4 主页面	7
2.4.1 治具检测	8
2.5 显示区域定义.....	9
2.6 基本操作	9
第 3 章 <设置>说明	10
3.1 <模式>	10
3.1.1 学习网络	10
3.1.2 线材类型.....	10
3.1.3 端头类型	11
3.1.4 芯片类型.....	11
3.1.5 A 端范围	11
3.1.6 B 端范围	11
3.1.7 C 端范围.....	11
3.1.8 D 端范围.....	11
3.2 <短断>	12
3.2.1 短断标准.....	12
3.2.2 单边灵敏	12
3.2.3 端边判断	12
3.2.4 单边速度	13
3.2.5 瞬 OS 时间	13
3.2.6 瞬断时间	13
3.2.7 外壳脚位	13
3.2.8 有无电容	14
3.2.9 短断延时	14
3.2.10 扫描方法.....	14
3.2.11 快速瞬断	14
3.2.12 不良次数.....	14
3.2.13 不良之后.....	15
3.2.14 精准短断.....	15
3.3 <导通>	16
3.3.1 导通上限	16
3.3.2 导通下限.....	16

3.3.3 瞬间规格	16
3.3.4 瞬间时间	16
3.3.5 测试速度	17
3.3.6 瞬测不良	17
3.3.7 错误循环	17
3.3.8 测试电流	17
3.3.9 公共脚位	17
3.3.10 测试选项	17
3.3.11 导通底数	18
3.3.12 导通网络	18
3.3.13 导通平衡	19
3.4 <元件>	19
3.4.1 电阻测试	19
3.4.2 电容测试	20
3.4.3 二极管测试	20
3.4.4 电容极性测试	20
3.4.5 压降测试	20
3.4.6 二极管反测试	21
3.4.7 电感测试	21
3.4.8 阻和测试	21
3.4.9 阻衡测试	21
3.4.10 压和测试	21
3.4.11 列表操作	22
3.5 <高压>	22
3.5.1 测试电压	23
3.5.2 测试时间	23
3.5.3 测试规格	23
3.5.4 测试方法	23
3.5.5 电弧侦测	24
3.5.6 上升时间	24
3.5.7 空点测试	24
3.5.8 接地脚位	24
3.5.9 接地电压	25
3.5.10 接地时间	25
3.5.11 接地规格	25
3.6 <项目>	25
第4章 <学习>页面	26
4.1 学习	26
4.2 短断路表	26
4.3 清零功能	27
4.3.1 单边清零	27
4.3.2 导通清零	27
4.3.3 交耐清零	27
4.3.4 绝缘清零	28
4.3.5 重置清零	28
4.4 高压网络编辑	28

4.4.1 合并	28
4.4.2 删除	28
4.4.3 创建	29
4.4.4 重置	29
4.5 导通网络编辑	29
4.5.1 删除 net	29
4.5.2 修改点位	29
4.5.3 修改限值	30
4.6 分选规则	30
4.7 芯片信息	30
第 5 章 <MEAS>页面	31
5.1 标题	31
5.2 档案	31
5.3 统计	31
5.4 测试结果	32
5.5 菜单内容	32
第 6 章 <STAT>页面	33
6.1 总体统计	33
6.2 分项统计	33
6.3 菜单功能	33
第 7 章 <FILE>页面	34
7.1 标题	34
7.2 内部	34
7.3 外部	36
7.4 循序	37
第 8 章 <SYS>页面	40
8.1 测试	40
8.1.1 触发方式	40
8.1.2 触发延迟	40
8.1.3 测试模式	40
8.1.4 重复次数	41
8.1.5 测试间隔	41
8.1.6 普测失败	41
8.1.7 显示模式	41
8.1.8 循测方式	41
8.1.9 点测失败	41
8.1.10 双工模式	42
8.1.11 过早拔下	42
8.1.12 拔走检查	42
8.1.13 启动点数	42
8.1.14 芯片延迟	42
8.2 环境	42
8.2.1 按键声音	43
8.2.2 系统语言	43
8.2.3 声音音量	43
8.2.4 按键上锁	43

8.2.5 合格声音	44
8.2.6 屏幕亮度	44
8.2.7 不良声音	44
8.2.8 治具寿命	44
8.2.9 日期设定	44
8.2.10 时间设定	44
8.3 通讯	45
8.3.1 端口类型	45
8.3.2 RS232 的通讯设定	45
8.3.3 GPIB 的通讯设定	46
8.3.4 USB 的通讯设定	46
8.3.5 LAN 的通讯设定	46
8.3.6 RS485 的通讯设定	47
第 9 章 < UTILI > 页面	48
9.1 寻找脚位	48
9.2 系统自检	49
9.3 高压模块	49
9.4 I/O 编辑	50
9.5 存储器初始化	51
9.6 程序升级	51
9.7 系统密码	52
9.8 LCR 模块	52
第 10 章 通讯接口	54
10.1 HANDLER 接口	54
10.1.1 Handler 接口电路图	54
10.1.2 接口说明:	54
10.2 RS232C 接口	54
10.2.1 RS232 标准	54
10.2.2 RS232 连接	55
第 11 章 SCPI 命令参考	56
11.1 设定命令集	56
11.1.1 模式设定命令	56
11.1.2 通断设定命令	63
11.1.3 导通设定命令	72
11.1.4 元件设定命令	80
11.1.5 高压设定命令	85
11.2 测试命令集	99
11.2.1 :TRIG 或:START	99
11.2.2 :STOP	100
11.2.3 :LEARN	100
11.3 :FETCH 指令集	102
11.3.1 :FETCH:COND?	102
11.3.2 :FETCH:ICOND?	103
11.3.3 :FETCH:ICMAX?	104
11.3.4 :FETCH:ICMIN?	104
11.3.5 :FETCH:ACW?	105

11.3.6 :FETCH:DCW?	105
11.3.7 :FETCH:IR?.....	106
11.3.8 :FETCH:AUTO	106
11.3.9 :FETCH:ALL <step>?.....	107
11.3.10 :FETCH:NCOND?.....	110
11.3.11 :FETCH:OS?	111
11.3.12 :FETCH:CROSS?	112
11.3.13 :FETCH:STAT?	112
11.3.14 :FETCH:FILE?	113
11.3.15 :FETCH:USB?.....	113
11.3.16 :FETCH:ITEM?	114
11.3.17 :FETCH:NET:COND?	114
11.3.18 :FETCH:NET:HV?	114
11.3.19 :FETCH:NET:LCR?.....	115
11.4 系统命令集.....	115
11.4.1 测试系统命令.....	115
11.4.2 环境系统命令.....	123
11.5 文件命令集.....	127
11.5.1 :FILE:SAVE	127
11.5.2 :FILE:LOAD	127
11.5.3 :FILE:SEND.....	128
11.5.4 :FILE:RECE.....	128
11.6 DISP 命令集.....	128
11.6.1 :DISP 显示界面指令	128
11.7 其他命令集.....	129
11.7.1 :STAT:CLEAR.....	129
11.8 公共命令集.....	129
11.8.1 *IDN.....	129
11.8.2 *TRG.....	130
第 12 章 版本更改记录	131

第1章 概述

本章讲述当您收到仪器后必须进行的一些检查，并且在安装使用仪器之前必须了解和具备的条件。

1.1 开箱检查

感谢您购买和使用我公司产品，在开箱后您应先检查仪器是否因为运输出现外表破损，我们不推荐您在外表破损的情况下给仪器上电。然后根据下列装箱单进行确认。

装箱单	数量
TH8601 线材综合测试仪	1
电源线	1
使用说明书	1
自动找点探针	1
转接治具	64 路配 2 个，128 路配 4 个

若有不符可尽快与我公司或经销商联系，以维护您的权益。

1.2 电源连接

供电电压范围：100 ~ 242 Vac。

供电频率范围：47 ~ 63 Hz。

供电功率范围：不小于 100 VA。

电源输入相线 L、零线 N、地线 E 应与本仪器电源插头相同。

本仪器已经经过仔细设计以减少因 AC 电源端输入带来的杂波干扰，然而仍应尽量使其在低噪声的环境下使用，如果无法避免，请安装电源滤波器。

警告：为了防止漏电对仪器或人造成伤害，用户必须保证供电电源的地线可靠接到大地上。

1.3 保险丝

仪器出厂已配备了保险丝，用户应使用本公司配备的保险丝。

警告：上电前应注意你的保险丝位置是否与供电电压范围符合。

1.4 环境

1. 请不要在无尘、多震动、日光直射、有腐蚀气体下使用。
2. 仪器正常工作时应在温度为 0 °C~40 °C相对湿度≤75%环境下，因此请尽量在此条件下使用仪器，以保证测量的准确度。
3. 本测试仪器后面板装有散热装置以避免内部温度上升，为了确保通风良好，切勿阻塞左右通风孔，以使本仪器维持准确度。
4. 本仪器已经经过仔细设计以减少因 AC 电源端输入带来的杂波干扰，然而仍应尽量使其在低噪声的环境下使用，如果无法避免，请安装电源滤波器。
5. 仪器长期不使用，请将其放在原始包装箱或相似箱子中储存在温度为 5 °C~40 °C相对湿度不大于 85%RH 的通风室内，空气中不应含有腐蚀测量仪的有害杂质，且应避免日光直射。
6. 仪器特别是连接被测件的测试导线应远离强电磁场，以免对测量产生干扰。

1.5 注意事项

外接治具及转接线使用：

请使用本公司配备的测试夹具或测试电缆，用户自制或其他公司的测试夹具或测试电缆可能会导致不正确的测量结果。

1. 转接线越短越好

太长的外接线负担额外的导通量，对于导通阻抗规格测试或短路端点判断容易造成误测现象。

2. 转接头时常更换

转接头使用久了之后，在接触时导通会不稳定，对于低导通阻抗规格测试时会造成误测现象；因此在测同一条好的线材多次时，偶尔会出现导通阻抗不良或瞬间断路则需要更换转接头。

3. 治具及转接头保持清洁

机器使用久了之后，治具会有一些灰尘，遇到下雨天或空气湿度高时，会产生绝缘不好的现象影响绝缘阻抗规格测试误判。

1.6 预热

为保证仪器精确测量，开机预热时间应不少于 15 分钟

请勿频繁开关仪器，以免引起内部数据混乱。

1.7 其它特性

功耗：消耗功率≤100VA。

外形尺寸（W*H*D）：425mm*189mm*357mm。

重量：约 13kg。

第2章 面板说明

本章讲述了 TH8601 系列仪器的基本操作特征。在使用 TH8601 系列仪器之前，请详细阅读本章内容，以便你可以很快学会 TH8601 的操作。

2.1 前面板说明

图 2-1 对 TH8601 前面板进行了简要说明。

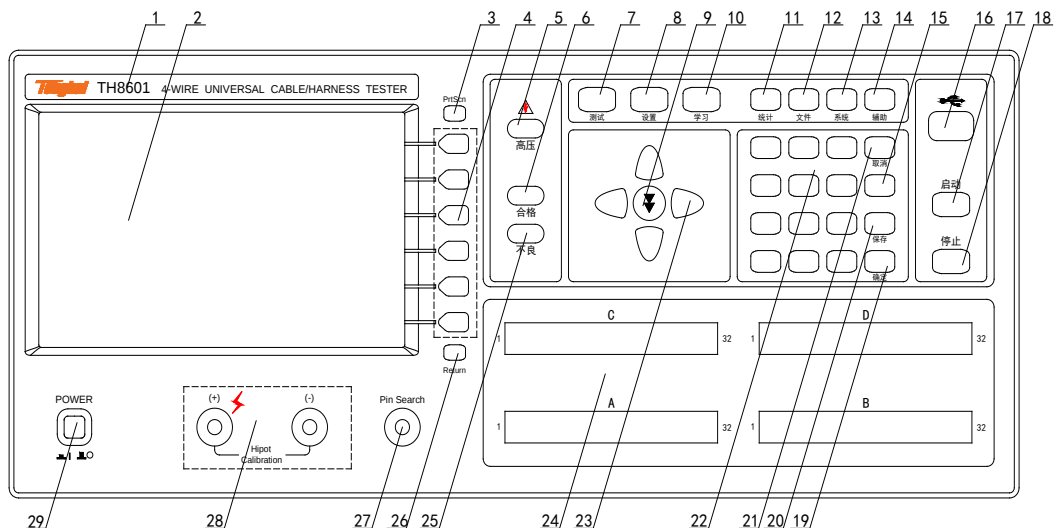


图 2-1 前面板说明

1. 商标及型号

仪器商标及型号。

128Pin 的型号为 TH8601

64Pin 的型号为 TH8601A

2. LCD 液晶显示屏

800x480 彩色 TFT LCD 显示屏，显示测量结果，测量条件等。

3. [PrtScn]键

拷屏键，可截取当前液晶显示画面，以图片的格式保存到 U 盘。

4. 菜单键

六个菜单键可用于菜单的控制，每个菜单键的左方都有相应的菜单功能。菜单键定义随显示页面和光标位置的不同而改变。

5. HV（高压）指示灯

表示正在进行高压测试，警示有高压危险。

6. PASS 指示灯

测试合格 LED 指示灯。

7. [MEAS]（测试）页面按键

按[MEAS]键，进入显示当前文件的测量步骤、测量结果等信息的页面。

8. [SETUP]（设置）页面按键

按[SETUP]键，进入当前测量参数设置页面。

9. 键

此键用于快速翻页，便于查看测量结果。或用于参数项的设定。

举例说明：如果设定端边判断功能的开启或者关闭，按下此键时，端边判断设定为开启；再次按下时，设定为关闭；再次按下时，设定为开启；如此这样，每按下一次，每按下一次，设定值会改变一次，直到出现所需的设定值。

10. [LEARN]（学习）页面按键

按[LEARN]键，仪器会进行学习测试，完成后进入学习页面，并且将学习的结果显示出来。

11. [STAT]（统计）页面按键

按[STAT]键，进入统计测量结果页面。

12. [FILE]（文件）页面按键

按[FILE]键，进入档案管理设定页面。

13. [SYS]（系统）页面按键

按[SYS]键，进入系统设置页面。

14. [UTILI]（辅助）页面按键

按[UTILI]键，进入辅助功能设置或测量页面。

15. [←]键

BACKSPACE 键。用于删除输入数值的最后一个数字或字母。

16. USB HOST 接口

用于连接 U 盘存储器，进行文件的保存与调用。或用于程序的升级。

17. [TEST]键

按[TEST]键，开始测试。

18. [EXIT]键

按[EXIT]键，停止测试。

19. [ENTER]键

[ENTER]键用于确认数据输入。

20. [SAVE]键

[SAVE]键，保存键。用于保存档案。

21. [ESC]键

[ESC]键用于取消数据输入。

22. 数值键

数值键用于向数据输入。数值键由数字键[0]至[9]，小数点[.] 和[+/-]键组成。也可用于文本输入。除了 0~9 以外，还可以输入 A~Z 26 个字母。

23. 光标键(CURSOR)

光标键用于在 LCD 显示页面的域和域之间移动光标。当光标移动到某一域，该域在液晶显示屏上以加亮显示。

24. 测试端[UNKNOWN]

32PIN 治具接头，图中为 128Pin，共有 4 槽接头。

25. FAIL 指示灯

测试不良 LED 指示灯。

26. [RETURN]键

返回键，用于将当前界面的光标返回到起始位置。也可用于在远程通讯过程中，返回本地。

27. [Pin Search]接口此接口接表笔，用于点位搜寻，也用于点测测试。**28. [Hipot Callbration]接口**

此接口是一对高压输出端子，红色为高端，黑色为低端。用于高压校准过程中的电压输出

29. 电源开关(POWER)电源开关。

2.2 后面板说明

图 2-2 对 TH8601 后面板进行了简要说明。

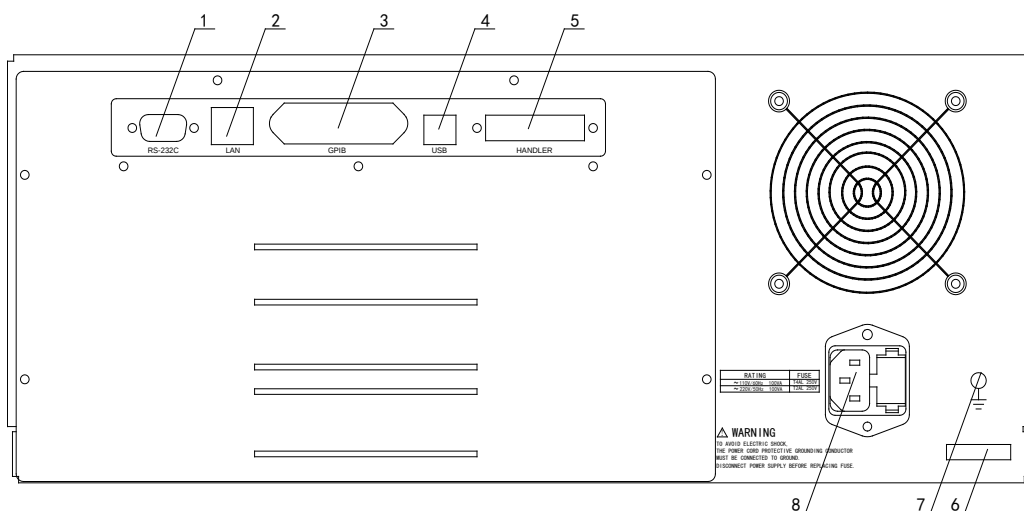


图 2-2 后面板说明

1. RS232C 串行接口

串行通讯接口，通过指令实现与电脑的联机通讯。

2. LAN 接口

网络接口，通过指令实现与电脑的联机通讯。

3. IEEE-488 接口（选配）

GPIB 接口，通过指令实现与电脑的联机通讯。

4. USB DEVICE 接口

USB 通讯接口，通过指令实现与电脑的联机通讯。

5. HANDLER 接口

HANDLER 接口，通过电平信号实现与电脑的控制和通讯。

6. 铭牌

指示生产日期、仪器编号、生产厂家等信息。

7. 机壳接地端

该接线端与仪器机壳相连。可以用于保护或屏蔽接地连接。

8. 电源插座

用于输入交流电源。

2.3 开机

插上三线电源插头打开电源，按下前面板上左下角电源开关，仪器开启，显示开机画面。

注意：应保持供电电压、频率等条件符合上述规定。电源输入相线 L、零线 N、地线 E 应与本仪器电源插头上的相线，零线相同。

下图显示的是 TH8601 的开机画面，还显示了公司 LOGO，仪器的型号（TH8601），以及软件的版本号（Ver 3.47）。



2.4 主页面

开机之后，进入的页面就是主页面：显示软件的相关信息以及公司联系方式。
如下图所示：



菜单功能有以下 3 项：

1. **亮度+**是调大显示屏的亮度。
2. **亮度-**是调小显示屏的亮度。
3. **治具检测**可对治具进行交流耐压检测与绝缘检测。
4. **查看网络**是用于查看当前测试文件的网络表（学习页面）。
5. **键锁**是用于按键锁定。

2.4.1 治具检测

交耐检测:

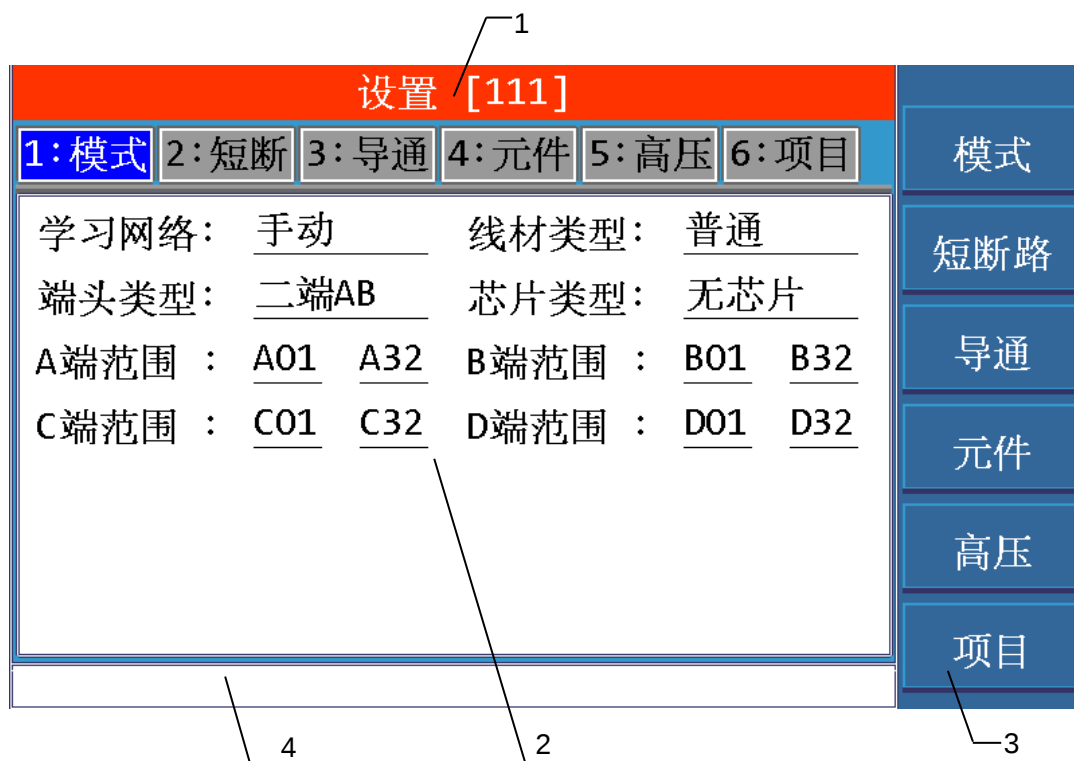
治具检测			
短断路表	OPin/ ONet		
Net	点位		
交耐	300 V	500.0uA	0.01 s
P	A	S	S
返回			

绝缘检测:

治具检测			
短断路表	OPin/ ONet		
Net	点位		
绝缘	300 V	20.00MΩ	0.01 s
P	A	S	S
返回			

2.5 显示区域定义

TH8601 采用了 65k 色的 7 寸宽屏 TFT 显示屏，显示屏显示的内容被划分成如下的显示区域，如图所示：



- 1. 标题区**
用于显示当前页面的名称。
- 2. 主显示区**
用于显示各个界面的主要内容
- 3. 菜单区**
用于显示菜单项，共 6 个
- 4. 信息区**
用于显示提示信息，询问信息，出错信息等。

2.6 基本操作

TH8601 的基本操作如下所述：

- 使用菜单按键([MAES], [SETUP], [LEARN], [STAT], [FILE], [SYS], [UTIL])和软键选择你想要显示的页面。
- 使用光标键([↑][↓][←][→])将光标移到你想要设置的域。当光标移到某一个域，该域将加亮显示表示。所谓域就是可以设定光标的区域。
- 当前光标所在域相应的菜单功能将显示在“菜单区域”中。选择并按下所需的软键。数字键、[←]键及[ENTER]键用于数据输入。
- 当一个数字键按下后，软键区域将显示对应的英文字母和数字，选择并按下所需的软件。当使用[ENTER]键结束数据输入时，数据单位为相应域参数的默认单位：Hz，V 或 Ω 。例如测试频率的默认单位为 Hz。

第3章 <设置>说明

按模块按键[SETUP]，进入<设置>页面。如图：

设置 [111]							
1: 模式	2: 短断	3: 导通	4: 元件	5: 高压	6: 项目		
学习网络： <u>手动</u>		线材类型： <u>普通</u>				模式	
端头类型： <u>二端AB</u>		芯片类型： <u>无芯片</u>				短断路	
A端范围： <u>A01</u> <u>A32</u>		B端范围： <u>B01</u> <u>B32</u>				导通	
C端范围： <u>C01</u> <u>C32</u>		D端范围： <u>D01</u> <u>D32</u>				元件	
						高压	
						项目	

<设置>页面包括模式、短断、导通、元件、高压和项目 6个分页。下面段落对每个设置分页进行详细说明。

注：每个菜单项都有上/下菜单，可切换至其相邻两个设置分页。

3.1<模式>

信息页面主要设定一些关于线材的特征，包括下列内容：

3.1.1 学习网络

移动光标至学习网络域。菜单区显示下列选项。

- +/-：+，-切换的模式主要有：手动，Typc 自动，AC2.0，AC3.0，CC3.1IC，CC2.0IC，CC3.0IC，CC3.1，CC2.0，CC3.0，AC2.0IC，CC 两面。
- Typc 自动：全自动，如果事先不知道线材类型，可以按照每种线材自身设计，自动生成网络。如果事先知道线材具体类型，可以直接选择。
- 手动：需要手动学习被测件脚位网络。

3.1.2 线材类型

移动光标至线材类型域。菜单区显示下列选项。

- 普通：线材的两端都接插在测试仪上进行测试，也叫双边线材。
- 单边：线材的一端接插在测试仪上进行测试，也叫单边线材。
- 点测：是指使用表笔进行测试。

3.1.3 端头类型

移动光标至端头类型域。菜单区显示下列选项。

- 普通：线材两端均为单端。
- 一端 AB：线材的一端存在 AB 两面。
- 二端 AB：线材的两端存在 AB 两面。

3.1.4 芯片类型

移动光标至芯片类型域。菜单区显示下列选项。

- 无芯片：是指该线材中不带芯片。
- ±/—：+，-切换的模式主要有 Light、OPPO、VIVO、TypeC。
 - Light：是指该线材带有 Lighting 芯片。
 - OPPO：是指该线材带有 OPPO 芯片。
 - VIVO：是指该线材带有 VIVO 芯片。
 - TypeC：是指该线材带有 Type C 芯片。

3.1.5 A 端范围

移动光标至 A 端范围域，第一位为 A 端的起点，第二位为 A 端的终点。

根据需要利用数字键输入，范围为 A1 ~ A32；若某端点不用，也可以 关
闭 该端点。

3.1.6 B 端范围

移动光标 B 端范围域，第一位为 B 端的起点，第二位为 B 端的终点。

根据需要利用数字键输入，范围为 B1 ~ B32；若某端点不用，也可以 关
闭 该端点。

3.1.7 C 端范围

移动光标 C 端范围域，第一位为 C 端的起点，第二位为 C 端的终点。

根据需要利用数字键输入，范围为 C1 ~ C32；若某端点不用，也可以 关
闭 该端点。

3.1.8 D 端范围

移动光标 D 端范围域，第一位为 D 端的起点，第二位为 D 端的终点。

根据需要利用数字键输入，范围为 D1 ~ D32；若某端点不用，也可以 关
闭 该端点。

注意：以上起点和终点的设定，起点脚位数字必须小于或者等于终点脚位。

3.2<短断>

用于设置短断相关测试条件，如下图所示：短断的设定页面

设置 [111]						模式 短断路 导通 元件 高压 项目
1: 模式	2: 短断	3: 导通	4: 元件	5: 高压	6: 项目	
短断标准:	15.00kΩ	单边灵敏:	195.0pF			
端边判断:	关闭	单边速度:	快速			
瞬OS时间:	0.1 s	瞬断时间:	0.1 s			
外壳脚位:		有无电容:	无			
短断延时:	0 us	扫描方法:	一对其他			
快速瞬断:	关闭	不良次数:	5			
不良之后:	重复停止	精准短断:	关闭			

3.2.1 短断标准

移动光标至短断标准域。根据需要利用数字键输入，设置判断短断路的阈值，阈值范围为 0.01kΩ~ 100kΩ。

用于判断双边线材是通路还是断路的判断标准。

举例说明：短断标准：设定为 2k

如果线材两端之间的电阻大于 2k，那么就表示断路

如果线材两端之间的电阻小于 2k，那么就表示通路或者短路

3.2.2 单边灵敏

移动光标至单边灵敏域。根据需要利用可以手动数字键输入，也可通过学习标准件得到电容值，设置范围为 0pF~9.999nF。

单边线材是否断路，是通过测量其分布电容的大小来判断的。单边线材的分布电容就是单边灵敏度。

举例来说，单边灵敏：设定为 100pF

如果线材的单边灵敏度大于 100pF，那就表示该线材没有断路

如果线材的单边灵敏度小于 100pF，那就表示该线材存在断路

3.2.3 端边判断

移动光标至端边判断域。菜单区显示下列选项。

- **关闭**：关闭端边判断功能。
- **开启**：开启端边判断功能。
- **分边**：开启端边判断功能，并且短路进行分槽判断。

举例说明：假设某个短路，存在 4 种可能，分别是：A1-A2，A1-B2，A2-B1，B1-B2

由于 A 槽和 B 槽之间不能发生短路，所以我们将短路点缩小到 A 槽和 B 槽内部。所以 4 种可能，变成了 2 种可能，即：A1-A2，B1-B2，然后分别测试 A1-A2，B1-B2 的导通电阻，其中小者为短路点。以上摒除 A1-B2，A2-B1 的筛选行为就是分边功能。

- **%**：开启端边判断功能，并判断断点的位置，采用 % 的方式表示。

举例说明：测试得到的结果是 50%，则表示断点断在线材的中间位置。

3.2.4 单边速度

移动光标至**单边速度**域。菜单区显示下列选项。

- **慢速**
- **中速**
- **快速**

举例说明：某个被测线材，线长只有 5cm，其单边灵敏度非常小，只有 5pF 左右。要想保证测试的精准，将测试速度设定为慢速，其测试稳定度达 1pF，满足了测试需求。

注：扫描测试速度越慢，测试精度越高。

3.2.5 瞬 OS 时间

移动光标至**瞬 OS 时间**域。根据需要利用数字键输入，设置瞬间短断路测试时间，设置范围为 0~999.9S。

注：设置 0 秒表示测试时间为无限时间，直至撤走被测品或按 STOP 键才能终止测试。

3.2.6 瞬断时间

移动光标至**瞬断时间**域。根据需要利用数字键输入，设置瞬间断路测试时间，设置范围为 0~999.9S

注：设置 0 秒表示测试时间为无限时间，直至撤走被测品或按 STOP 键才能终止测试。

3.2.7 外壳脚位

移动光标至**外壳脚位**域。所接的脚位，根据需要利用可以手动数字键输入，也可通过表笔进行寻点。

外壳脚位是用于触发测试。对于一些连接头类型的被测件，想要自动触发测试，依靠传统的单边灵敏度来判断是行不通的，因为被测件的单边灵敏度往往小于 1pF，无法被精准的测量。

所以，将其外壳接到测试端口，当作业员将被测件插入治具中，进行测试时，仪器会扫描到人体带来的一个分布电容，该电容可以被精准的测量，从而达到自动触发测试的目的。

3.2.8 有无电容

移动光标至有无电容域。菜单区显示下列选项。

- 有
- 无

线间是否存在大电容，并且以大电容为分割点，将网络表进行分割。

3.2.9 短断延时

移动光标至短断延时域。根据需要利用数字键输入，默认为 0μs。

在扫描线材回路时,要延时多少，再回读电平。此参数的大小取决于线间电容的大小，越大延时越长。

3.2.10 扫描方法

移动光标至扫描方法域。菜单区显示下列选项。

- 二分测试
- 一对其他

二分测试：扫描次数少，速度快，其次数为 $\log_2(N)$ ，其中 N 为脚位总数，比如一个 32Pin 的线材，需要 5 次。该方法适用于纯线的产品。

一对其他：逐一脚位进行扫描，其次数为 N,也就是说 N 个脚位，就要扫描 N 次。该方法虽然比二分法要慢很多，但适用于带有被动元件的产品。

3.2.11 快速瞬断

移动光标至快速瞬断域。菜单区显示下列选项。

- 开启，直接输入数字即可
- 关闭

瞬断的快速模式，普通瞬断只能检测 4ms 宽度的瞬断，而快速瞬断打开后，可以检测宽度为 5μs 的瞬断。

注意：快速瞬断还需要专门的工装与其匹配，才可够使用。

3.2.12 不良次数

移动光标至不良次数域。根据需要利用数字键输入，详见 3.2.13 重复 N 次不良，仪器结束测试，这个 N 次，就是这里进行设定。

3.2.13 不良之后

移动光标至不良之后域。菜单区显示下列选项。

- 空点停止
- 短路停止
- 开路停止
- 重复停止

在触发方式为自动的情况下，测试短断路的时候，如果发生了不良，需要在什么样的条件下，结束测试并报短断路不良。

空点停止：当被测件移开后，也就是扫描端呈现空网络的状态，仪器结束测试。

短路停止：当发生短路不良时，仪器结束测试。

开路停止：当发生断路不良时，仪器结束测试。

重复停止：当同样的不良情况发生 N 次时（N 可以被设定），仪器结束测试。

3.2.14 精准短断

移动光标至精准短断域。菜单区显示下列选项。

- 开启，直接输入数字即可
- 关闭

传统短断，会以一个 Nk 的电阻（N 的取值范围为：1~50）作为分界线，<Nk 为短路，>Nk 为断路。

这种粗略的分法，精度很差，往往不能描绘被测件的准确的网络结构。

故而在传统短断路扫描之后，增加导通电阻扫描，对网络结构更进一步的分析。

如果这里设定为 10Ω，那么会根据扫描电阻值<10Ω 认为短路，>10Ω 判为断路。

3.3<导通>

用于设置导通相关测试条件，如图：

设置 [111]						
1: 模式	2: 短断	3: 导通	4: 元件	5: 高压	6: 项目	
导通上限: 1.2000Ω		导通下限: 0.0000Ω				模式
瞬间规格: 1.2000Ω		瞬间时间: 0.1 s				短断路
测试速度: 快速		瞬测不良: 停止测试				导通
错误循测: 关闭		测试电流: 标准				元件
公共脚位: _____		测试选项: 全部测试				高压
导通底数: 0.0 mΩ		导通网络: 普通				项目
导通平衡: 关闭						

3.3.1 导通上限

移动光标至导通上限域。设置导通电阻值的上限值，可以根据需要利用数字键输入，也可接上被测样品，进行学习操作，获取一个实测值作为参考值。设置范围为 0.001Ω~950Ω。

用于判断导通电阻是否合格的规格上限。

3.3.2 导通下限

移动光标至导通下限域。设置导通电阻值的下限值，可以根据需要利用数字键输入，也可接上被测样品，进行学习操作，获取一个实测值作为参考值。设置范围为 0.001Ω~949.99Ω。

用于判断导通电阻是否合格的规格下限。

3.3.3 瞬间规格

移动光标至瞬间规格域。设置瞬间导通测试的上限值，可以根据需要利用数字键输入，也可直接复制上面的导通上限值。

用于判断瞬间导通电阻是否合格的规格上限。

3.3.4 瞬间时间

移动光标至瞬间时间域。根据需要利用数字键输入，设置测量瞬间导通电阻的时间，设置范围为 0.1s~999.9s。

注：不能设定为 0s，即不支持无限时间测试。

3.3.5 测试速度

移动光标至测试速度域。菜单区显示下列选项。

- 慢速
- 中速
- 快速

设置导通电阻的扫描测试速度，速度越慢，测试精度越高。

举例说明：某个被测线材，线长只有 5cm，其导通电阻非常小，只有 5mΩ 左右。要想保证测试的精准，将测试速度设定为慢速，其测试稳定度达 1mΩ，满足了测试需求。

3.3.6 瞬测不良

移动光标至瞬测不良域。菜单区显示下列选项。

- 停止测试
- 全部测完

当瞬间导通测试出现不良时，处理方案：立即停止测试报 FAIL 或继续测完再报 FAIL。

3.3.7 错误循环

移动光标至错误循环域。菜单区显示下列选项。

- 关闭
- 开启

当错误循环开启时，导通测试错误时，仪器将循环测试该脚位的导通电阻值，并且显示在测试界面上，直到测试合格才可以继续测下去。也可以按 STOP 按键停止测试，仪器将直接报 FAIL 结果。

3.3.8 测试电流

移动光标至测试电流域。菜单区显示下列选项。

- 标准

标准默认为 20mA。

也可以根据需要利用数字键输入设定导通电阻的测试电流，电流范围：1mA~20mA。

3.3.9 公共脚位

移动光标至公共脚位域。所接的脚位，根据需要利用手动数字键输入，详见 3.3.12 的脚位组合，每个被测件最多可以设定 2 个公共脚位

3.3.10 测试选项

移动光标至测试选项域。菜单区显示下列选项。

- 全部测试
- 普通导通
- 点测导通

全部测试：对于导通测试的 2 类：普通导通测试和点测导通测试，2 类都进行测试操作。

3.3.11 导通底数

如果测试系统中存在一个固定的底数误差，测量其值，然后在这里输入，那么所有的导通测试值都会减去该底数值。

3.3.12 导通网络

移动光标至导通网路域。菜单区显示下列选项。

- 普通
- 共点
- A 对 B
- 复合

导通电阻的脚位组合的方式：（比如：某个网络为：A1-A2-A3-B1）

1. **普通**：相邻的两个短路脚位进行导通测试。普通模式下则需要测试 3 组导通电阻，分别是：

A1-A2

A2-A3

A3-B1

2. **共点**：首先要设定一个公共脚位，然后分别与其他脚位组合成测试脚位。比如将 A1 设定为公共脚位，共点模式下则导通电阻的测试脚位组合分别为：

A1-A2

A1-A3

A1-B1

3. **A 对 B**：不同插槽的脚位互相匹配组合。A 对 B 模式下则导通脚位就会变为：

A1-B1

A2-B1

A3-B1

4. **复合**：包含所有的排列组合，总数目= $N*(N-1)/2$ 。复合模式下则以上例子就有 6 种组合，分别为：

A1-A2

A1-A3

A1-B1

A2-A3

A2-B1

A3-B1

3.3.13 导通平衡

移动光标至导通平衡域。菜单区显示下列选项。

- 关闭
- 分组

通过导通分组可以将导通网络分为N个组，每组导通网络的测试值，彼此之间的差值不能超过该设定值。

3.4<元件>

用于设置被动元件相关测试条件，如图：

设置 [111]						
1: 模式	2: 短断	3: 导通	4: 元件	5: 高压	6: 项目	
不良循测: <u>关闭</u>						模式
						短断路
						导通
						元件
						高压
						项目
	类型	脚位+	脚位-	规格	公差. %	电平
01						
02						
03						
04						
05						
06						

不良循测功能：元件测试不过时，会一直进行测试。

根据测试类型分类，详细见下：

3.4.1 电阻测试

电阻元件测试设置步骤：

1. 移动光标至类型，选择电阻选项；
2. 移动光标至脚位+，输入脚位或者使用表笔自动寻找脚位；
3. 移动光标至脚位-，输入脚位或者使用表笔自动寻找脚位；
4. 移动光标至规格，输入规格的值和单位或者接上一个被测样品，进行学习，

获取一个实测值作为参考值；

5. 移动光标至公差，输入公差的值；

3.4.2 电容测试

电容元件测试设置步骤：

1. 移动光标至类型，选择电容选项；
2. 移动光标至脚位+，输入脚位或者使用表笔自动寻找脚位；
3. 移动光标至脚位-，输入脚位或者使用表笔自动寻找脚位；
4. 移动光标至规格，输入规格的值和单位或者接上一个被测样品，进行学习，获取一个实测值作为参考值；
5. 移动光标至公差，输入公差的值；

3.4.3 二极管测试

二极管元件测试设置步骤：

1. 移动光标至类型，选择二极管选项；
2. 移动光标至脚位+，输入脚位或者使用表笔自动寻找脚位；
3. 移动光标至脚位-，输入脚位或者使用表笔自动寻找脚位；
4. 移动光标至规格，输入规格的值和单位或者接上一个被测样品，进行学习，获取一个实测值作为参考值；
5. 移动光标至公差，输入公差的值；
6. 移动光标至附加，可以设定测试电流，设定范围为：1~20mA。
7. 如果需要将二极管点亮检查，可以进入软件调试界面，设定发光时间。在测试二极管的时候，不但会测量其管压，而且还会点亮二极管，持续设定的发光时间

3.4.4 电容极性测试

电容极性测试设置步骤：

1. 移动光标至类型，选择电容极性选项；
2. 移动光标至脚位+，输入脚位或者使用表笔自动寻找脚位；
3. 移动光标至脚位-，输入脚位或者使用表笔自动寻找脚位；
4. 移动光标至规格，输入数字 1 表示方向为+，输入数字 0 表示方向为-
5. 移动光标至附加，可以设定充电时间。测试电容极性，必须要先对电容进行充电，电容越大，充电时间越长。可以通过数字键盘输入进行设定充电时间。（如果电容极性测试发生误判，那么可以尝试增加充电时间。）

3.4.5 压降测试

压降测试设置步骤：

1. 移动光标至类型，选择压降选项；
2. 移动光标至脚位+，输入脚位或者使用表笔自动寻找脚位；
3. 移动光标至脚位-，输入脚位或者使用表笔自动寻找脚位；
4. 移动光标至规格，输入规格的值和单位或者接上一个被测样品，进行学习，获取一个实测值作为参考值；
5. 移动光标至公差，输入公差的值；
6. 移动光标至附加，可以设定工作电流。

3.4.6 二极管反测试

二极管反（漏电流）测试设置步骤：

1. 移动光标至类型，选择二极管反选项；
2. 移动光标至脚位+，输入脚位或者使用表笔自动寻找脚位；
3. 移动光标至脚位-，输入脚位或者使用表笔自动寻找脚位；
4. 移动光标至规格，输入规格的值和单位或者接上一个被测样品，进行学习，获取一个实测值作为参考值；
5. 移动光标至公差，输入公差的值；

3.4.7 电感测试

电感元件测试设置步骤：

1. 移动光标至类型，选择电感选项；
2. 移动光标至脚位+，输入脚位或者使用表笔自动寻找脚位；
3. 移动光标至脚位-，输入脚位或者使用表笔自动寻找脚位；
4. 移动光标至规格，输入规格的值和单位或者接上一个被测样品，进行学习，获取一个实测值作为参考值；
5. 移动光标至公差，输入公差的值；

3.4.8 阻和测试

阻和测试就是分别测试两组电阻的值后相加，得到相加值。

1. 移动光标至类型，选择阻和选项；
2. 移动光标至脚位+，输入第 1 个电阻脚位或者使用表笔自动寻找脚位；
3. 移动光标至脚位-，输入第 2 个电阻脚位或者使用表笔自动寻找脚位；
4. 移动光标至规格，输入规格的值和单位或者接上一个被测样品，进行学习，获取一个实测值作为参考值；
5. 移动光标至公差,输入公差的值；
6. 移动光标至附加,可以设定工作电压。

3.4.9 阻衡测试

阻衡测试是指分别测试两组电阻的值后相减，得到相减值

1. 移动光标至类型，选择阻衡选项；
2. 移动光标至脚位+，输入第 1 个电阻脚位或者使用表笔自动寻找脚位；
3. 移动光标至脚位-，输入第 2 个电阻脚位或者使用表笔自动寻找脚位；
4. 移动光标至规格，输入规格的值和单位或者接上一个被测样品，进行学习，获取一个实测值作为参考值；
5. 移动光标至公差,输入公差的值；
6. 移动光标至附加,可以设定工作电压。

3.4.10 压和测试

压和测试是指分别测试两根线的压降的值后相加，得到相加值。

1. 移动光标至类型，选择压和选项；
2. 移动光标至脚位+，输入第 1 根线脚位或者使用表笔自动寻找脚位；
3. 移动光标至脚位-，输入第 2 根线脚位或者使用表笔自动寻找脚位；
4. 移动光标至规格，输入规格的值和单位或者接上一个被测样品，进行学习，

获取一个实测值作为参考值；

5. 移动光标至公差,输入公差的值；
6. 移动光标至附加,可以设定工作电压

3.4.11 列表操作

对设定好某行的被动元件参数进行操作：

1. 将光标移动到某行序号处，此时会显示菜单：**删除**、**复制**、**选择**和**一键设定**。
2. 点击删除，就可以将此行元件参数设置删除
3. 点击复制，就可以将此行元件参数设置复制到最后一行。
4. 对于多行操作，可以利用选择选中多行，点击删除，就可以将选中行都删除；点击复制，就可以将选中行都复制到最后，从最后一行开始排列。

3.5<高压>

设置 [111]					模式 短断路 导通 元件 高压 项目
1: 模式	2: 短断	3: 导通	4: 元件	5: 高压	
高压参数	交流耐压	直流耐压	绝缘电阻		
测试电压	300 V	500 V	300 V		
测试时间	0.01 s	0.01 s	0.01 s		
测试规格	500.0uA	500.0uA	20.00MΩ		
测试方法	二分测试	二分测试	自动测试		
电弧侦测	5	5	5		
上升时间	0.0 s	0.0 s	0.0 s		
空点测试	关闭	关闭	关闭		

设置 [111]					
1: 模式	2: 短断	3: 导通	4: 元件	5: 高压	6: 项目
高压参数	交流耐压	直流耐压	绝缘电阻		
接地脚位					
接地电压	50 V	50 V	50 V		
接地时间	0.01 s	0.01 s	0.01 s		
接地规格	500.0uA	500.0uA	20.00MΩ		

A

B

C

D

自动寻点

清除

高压参数的设定，分成了 3 列，分别是交流耐压，直流耐压，绝缘电阻。此 3 个高压测试项目是彼此独立的。

项目参数共有 2 页，如上图所示，页的切换可直接移动光标。

3.5.1 测试电压

移动光标至测试电压域。根据需要利用手动数字键输入，设定电压的值。

测试电压范围是：AC 50V~1000V，DC 50V~1500V。

3.5.2 测试时间

移动光标至测试时间域。根据需要利用手动数字键输入，设置每次测试的持续时间。

测试时间范围是：0.01s~500.0s

3.5.3 测试规格

移动光标至测试规格域。根据需要利用手动数字键输入，用于判断测试数据是否合格的标准。

交流耐压的规格设定范围是：1uA~10mA;

直流耐压的规格设定范围是：1uA~10mA

绝缘电阻的规格设定范围是：0.1MΩ~10GΩ

3.5.4 测试方法

移动光标至测试方法域。菜单区显示下列选项。

- 二分测试
- 一对其他

- **自动测试**
- **所有对地**

高压测试的方法，总共有以下 4 种方法供选择，可以通过菜单来进行选择：

- **二分测试**：二分快速测试方法，速度快，但是不能准确找出具体的不良脚位。
- **一对其他**：逐一扫描每个网络对其他的测试方法，速度慢，但是可以扫描出具体的不良脚位。
- **自动测试**：
先对被测件进行二分法测试：

如果合格，则测试结束报 PASS；

如果不良，则换成一对其他法进行测试；

后一对其他法测试：

如果合格，则测试结束报 PASS；

如果不良，则测试结束报 FAIL；
- **所有对地**：用于测试屏蔽线测试，中心线对地线的绝缘或耐压测试。
首先要指定一个接地脚位，然后接地脚位接测试高端，其他脚位接测试低端，如此进行高压测试。

3.5.5 电弧侦测

设定项可以设定为关闭或者 1~8 一共 8 个电弧等级。

3.5.6 上升时间

移动光标至上升时间域。根据需要利用手动数字键输入，设置电压爬升到指定的测试电压所需的时间。

3.5.7 空点测试

移动光标至空点测试域。菜单区显示下列选项。

- **开启**
- **关闭**

用于判断被测件上的空点是否要测试

3.5.8 接地脚位

在所有对地的测试中，必须指定一个接地脚位。

移动光标至接地脚位域。根据需要选择菜单项对应端口，利用手动数字键输入脚位号，或使用表笔进行自动寻点获得。

下面三个参数单独针对接地脚位的高压测试。

3.5.9 接地电压

移动光标至接地电压域。根据需要利用手动数字键输入，设定电压的值。

接地电压范围是：AC 50V~1000V，DC 50V~1500V。

3.5.10 接地时间

移动光标至接地时间域。根据需要利用手动数字键输入，设置每次测试的持续时间。

接地时间范围是：0.01s~500.0s

3.5.11 接地规格

移动光标至接地规格域。根据需要利用手动数字键输入，用于判断接地数据是否合格的标准。

交流耐压的规格设定范围是：1uA~10mA;

直流耐压的规格设定范围是：1uA~10mA

绝缘电阻的规格设定范围是：0.1MΩ~10GΩ

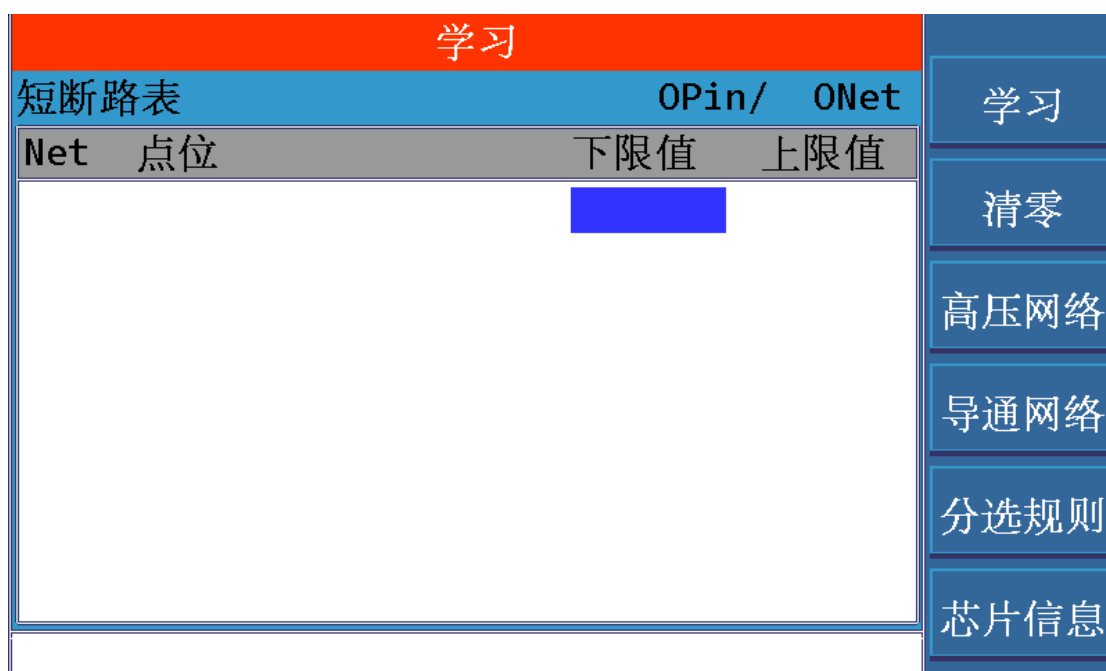
3.6<项目>

设置						模式 短断路 导通 元件 高压 项目
1: 模式	2: 短断	3: 导通	4: 元件	5: 高压	6: 项目	
1: 短断路					✓	
2: 导通电阻					✓	
3: 被动元件						
4: 交流耐压						
5: 直流耐压						
6: 绝缘电阻						
7: 瞬间短断					✓	
8: 瞬间断路					✓	
9: 瞬间导通					✓	

对当前的档案需要测试的项目进行选择。例如，需要测试短断路，开启该项目。

第4章 <学习>页面

按模块按键[LEARN]，会立即对被测样品进行网络扫描，完成后进入<学习>页面，显示扫描结果。如下图所示：



4.1 学习

学习之前，要将被测样品接插到测试端口。

学习，主要是为了得到被测件脚位结构(即短断路网络表)，然后按照短断路网络表进行相关测试。

4.2 短断路表

学习的结果，也就是短断路网络表，是以二维列表的形式显示在显示屏上。

1. 相互之间短路的脚位，集合在一起，称之为：网络(Net)。
2. 多个网络集合在一起，称之为网络表。网络表分有 4 列，其列首分别为：Net，点位，学习值，标准值
 - (1) Net: 表示编号，网络表有多个网络(Net)，每个网络表从 001, 002 开始编号。
 - (2) 点位：就是脚位。
 - (3) 学习值和标准值的含义，单边线材和双边线材是不同的。

■ 对于单边线材：

学习值：实测的单边灵敏度。扫描完网络表后，仪器还继续对被测样品进行单边灵敏度扫描。每个 Net 的单边灵敏度的值，就显示在这里了。

标准值：设置中短断分页里的单边灵敏。是用来判断单边线材是否断路的标准。移动光标到标准值这一列，使用上下键，光标可以来回于每个 Net 的标准值。同时，你可以通过数字键盘输入新的标准值。因为 TH8601 支持每个 Net 可以设

定不同的标准值。此功能主要为了一些长短不一的单边线材而设的。

■ 对于双边线材：

学习值：无

标准值：设置中导通分页里的导通上限。是用来判断双边线材是否断路的标准。移动光标到标准值这一列，使用上下键，光标可以来回于每个 Net 的标准值。同时，你可以通过数字键盘输入新的标准值。因为 TH8601 支持每个 Net 可以设定不同的标准值。此功能主要为了一些长短不一的双边线材而设的。

4.3 清零功能

清零功能主要是为了消除温度，湿度，治具等带来的误差。

学习				单边清零
短断路表		6Pin/	3Net	
Net	点位	学习值	标准值	导通清零
001	A01 A10		1.200 Ω	交耐清零
002	A12 A21		1.200 Ω	
003	A23 A32		1.200 Ω	绝缘清零
				重置清零
				返回

4.3.1 单边清零

将仪器处于开路状态，然后点击单边清零，仪器将开始逐一扫描每个脚位的单边灵敏度，获得的单边灵敏度的值作为单边灵敏度的清零值。

在实际测试中，测试数据 = 实测单边灵敏度 - 单边灵敏度清零值。

4.3.2 导通清零

接插上短路板，将仪器处于短路状态，然后点击导通清零，仪器将开始按照网络表逐一扫描每个 net 的导通电阻，获得的导通电阻的值作为导通电阻的清零值。

在实际测试中，测试数据 = 实测导通电阻 - 导通电阻清零值。

4.3.3 交耐清零

将仪器处于开路状态，然后点击交耐清零，仪器将开始逐一扫描每个 net 的交流耐压的漏电流，获得的漏电流的值作为交流耐压的清零值。

在实际测试中，测试数据 = 实测漏电流 - 漏电流清零值。

4.3.4 绝缘清零

将仪器处于开路状态，然后点击绝缘清零，仪器将开始逐一扫描每个 net 的直流耐压的漏电流，获得的漏电流的值作为绝缘电阻的清零值。

在实际测试中，测试数据 = 实测漏电流 - 漏电流清零值。

4.3.5 重置清零

以上所有的清零值，包括单边灵敏度清零值，导通电阻清零值，交流耐压清零值，绝缘电阻清零值，全部置 0。

4.4 高压网络编辑

为了保护被动元件或者提高测试效率，需要对高压测试网络进行修改，故提供了高压合并这个功能，可以对高压网络进行创建，合并，删除等功能。

学习					选择 合并 重置 创建 删除 返回
短断路表			6Pin/	3Net	
Net	点位		学习值	标准值	
001	A01	A10		1.200 Ω	
002	A12	A21		1.200 Ω	
003	A23	A32		1.200 Ω	

4.4.1 合并

首先选择需要合并的 net，移动光标到所要合并的 net 处，单击菜单项**选择**，net 的背景色编程蓝色，表示该 net 已经被选择。

当选择好需要合并的 net 后，单击菜单项**合并**，可以看见网络表刷新了，可以看到所选的几个 net 合并到 1 个 net 了。

4.4.2 删除

首先选择需要删除的 net，移动光标到所要删除的 net 处，单击菜单项**选择**，net 的背景色编程蓝色，表示该 net 已经被选择。你可以选择多个 net。

当选择好需要删除的 net 后，单击菜单项**删除**，可以看见网络表刷新了，可

以看到所选的几个 net 不见了，表示删除成功。

4.4.3 创建

所谓创建就是创建一个新的高压网络，该网络默认为单边网络。

首先单击菜单项**创建**，显示提示信息：请输入起始脚位

然后输入起始脚位，比如输入：**A1**

输入完成后，接着显示提示信息：请输入终止脚位

然后输入终止脚位，比如输入：**A8**

输入完成后，就会显示一个新的网络，如下图所示：

4.4.4 重置

单击菜单项**重置**，就是将高压网络表恢复到初始状态。

4.5 导通网络编辑

导通测试的脚位的设定，可以对导通网络进行手动编辑，注意脚位必须两两对应。

学习					A
导通列表				OPin/ ONet	
Net	点位		下限值	上限值	
001	A01	B05	1.0000Ω	50.0000Ω	B
002					C
003					D
004					删除
005					返回
006					
007					
008					

4.5.1 删除 net

将光标移动到需要删除的 net，单击菜单项中的删除按键，即可删除此 net。

4.5.2 修改点位

如果你想要修改指定的脚位，只要将光标移动到该脚位，然后输入新的脚位即可。

4.5.3 修改限值

将光标移动到你要修改的导通上/下限值处，输入新的标准值即可。

4.6 分选规则

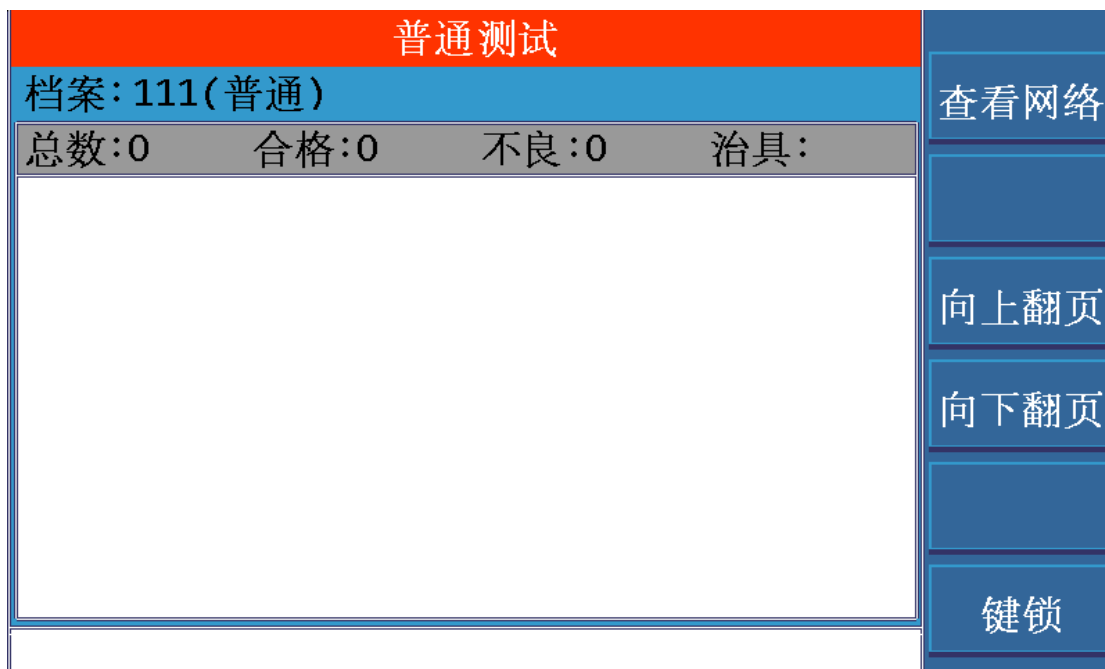
对于单纯的短断路判断规则，进入分选规则后，可以选择某些脚位允许短路。

4.7 芯片信息

可以用来读取良好芯片中写入的内容（前 20 个字节），以此来形成网络。

第5章 <MEAS>页面

按下[MEAS]模块按键，<测试>页面将显示在屏幕上。如图：



在该页面上，显示当前测试的相关信息，包括当前测试档案、测试类型和测试结果。下面对各个部分进行详细说明。

5.1标题

标题表示了当前测试的类型，有以下 4 种测试类型：

- 普通测试：普通线材的测试
- 单边测试：单边线材的测试
- 点测测试：表笔点测的测试
- 循序测试：循序文件的测试

以上图为例，当前的测试类型为普通测试。

5.2档案

档案表示了档案的名称和类型：

- 档案名称：由数字，字母和中划线(-)组成，最大可 12 个字节
- 档案类型：分成 2 种：普通为单测文件；循序为循序文件

5.3统计

统计显示了当前测试的测试总数，合格总数和不良总数。

5.4 测试结果

测试结果的内容主要有：

- 测试项目：显示测试项目是什么。
- 测试脚位：显示测试脚位是哪个
- 测试数据：显示测试的具体数据
- 分选判断：显示判断结果是合格还是不良

5.5 菜单内容

- 查看网络：可以切换到学习界面，查看当前档案的网络表。
- 向上翻页/向下翻页：向上或向下翻页查看测试结果。
- 键锁：在系统设置中的环境页面中，参数项按键上锁，分手动和总线两种模式。

- 手动模式如下：

当按下键锁后，保留 4 个功能：

<TEST>按键，可以启动测试；

<STOP>按键，可以停止测试；

<解锁>按键，可以解锁；

导入文件功能：可以按<FILE>按键进入文件模块，进行导入文件操作。

- 总线模式下：

当按下键锁后，保留 3 个功能：

<TEST>按键，可以启动测试；

<STOP>按键，可以停止测试；

<解锁>按键，可以解锁；

第6章 <STAT>页面

按模块按键[STAT]，进入<统计>页面。如下图所示：

统计				清除 保存
总数：0	合格：0	不良：0	良率：0.00%	
功能	合格	不良	良率	
短断路				
导通				
被动元件				
交流耐压				
直流耐压				
绝缘电阻				
瞬间短断路				
瞬间断路				
瞬间导通				

6.1 总体统计

在顶部显示了总数，合格，不良，良率四项统计数据，这些数据是对测试工作的整体统计。可以直观看到产品测试的总数和良率。

6.2 分项统计

在列表中，我们对 9 个测试项目，分别进行了统计，统计的项目有合格数，不良数以及良率，便于产品不良的分析。

6.3 菜单功能

单击菜单项清除，会弹出提示信息：是否要清除统计数据？选择是，则将之前的统计数据全部归 0。

单击菜单项保存，信息区出现“统计数据已经保存完成！”。

第7章 <FILE>页面

按模块按键[FILE]，进入<文件>页面。包括当前文件名称 文件存储位置和对文件相关操作等，如下图所示：

文件

当前档案：111(普通)

1:内部

2:外部

3:循序

查找：

001	111	2023-11-02
002		
003		
004		
005		
006		
007		
008		

内部

外部

循序

升级

查找

<文件>页面有 3 个分页，分别是内部、外部和循序。

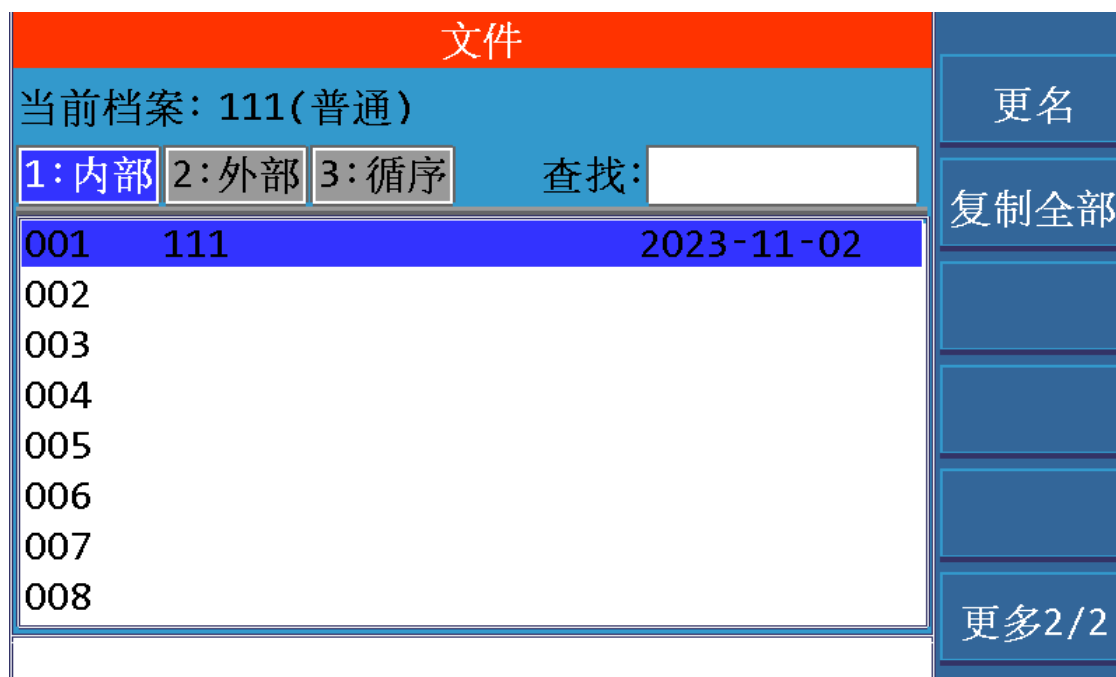
7.1标题

当前档案:111(普通)

包含正在使用测试文件名称，测试文件类型。

7.2内部

所谓内部是指仪器内部存储器中的文件。对内部文件的操作，主要有以下操作：



- 新建**：创建一个新的档案，该档案的设定内容为出厂设定。
移动光标到空白处，然后点击菜单**新建**，会弹出提示信息：请输入档案名称，然后输入档案名称，点击确定后，一个新的文件就创建好了。
- 另存**：对当前的参数设定，进行保存
移动光标到空白处，然后点击菜单**保存**，会弹出提示信息：请输入档案名称，然后输入档案名称，点击确定后，一个新的文件就保存好了。
- 导入**：导入一个已经存在的文件
移动光标到你所需要的文件处，然后点击菜单**导入**，会弹出提示信息：你是否想导入该文件？点击确定后，你所需的文件就导入好了。
- 删除**：删除指定的文件
移动光标到你所要删除的文件处，然后点击菜单**删除**，会弹出提示信息：你

是否想删除该文件？点击确定后，你所要删除的文件就不见了，表示删除完成了。

5. **复制**：将文件复制到 U 盘中去，前提要先将 U 盘插上。

移动光标到你所要复制的文件处，然后点击菜单**复制**，会弹出提示信息：你是否想复制该文件到 U 盘？点击确定后，你所要复制的文件就复制到 U 盘了。

6. **更名**：对指定的文件更换文件名

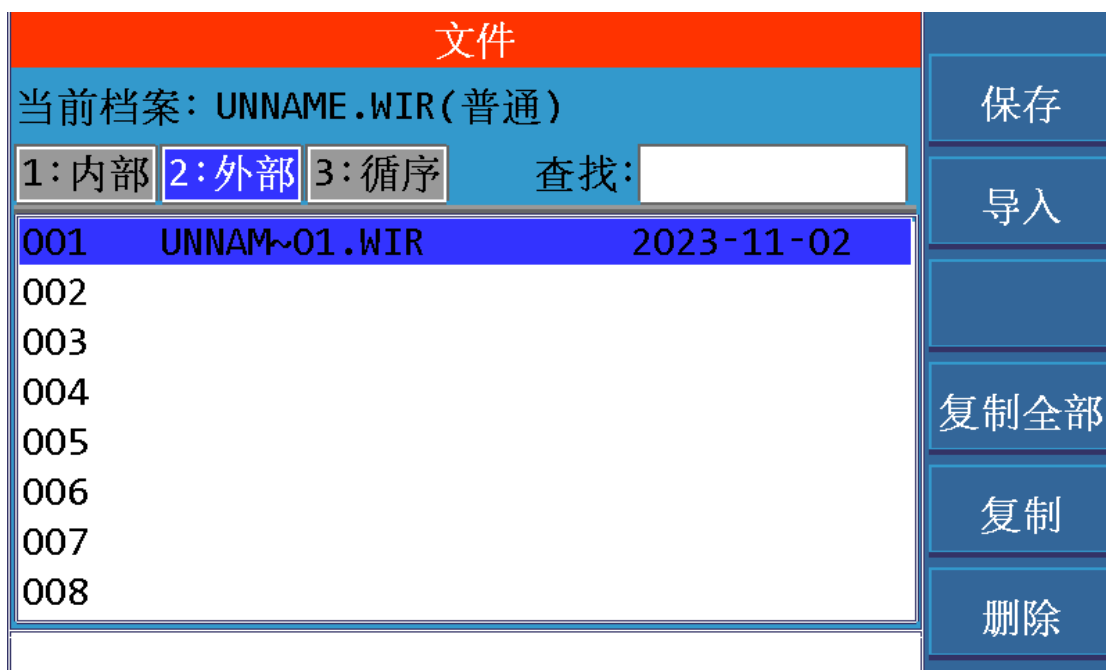
移动光标到你所要更名的文件处，然后点击菜单**更名**，会弹出提示信息：请输入档案名称，利用数字键盘输入新的文件名称，点击确定后，更名完成。

7. **复制全部**：将所有内部文件复制到 U 盘中去（前提插上 U 盘）

点击**复制全部**，会弹出提示信息：你是否想复制所有文件到 U 盘？点击确定后，你所要复制的全部文件就复制到 U 盘了。

7.3外部

外部就是指外部 USB 存储器，对外部文件的操作，主要有以下操作：



1. **保存**：对当前的参数设定，进行保存

移动光标到空白处，然后点击菜单**保存**，会弹出提示信息：请输入档案名称，然后输入档案名称，点击确定后，一个新的文件就保存好了。

2. **导入**：导入一个已经存在的文件

移动光标到你所需要的文件处，然后点击菜单**导入**，会弹出提示信息：你是否想导入该文件？点击确定后，你所需的文件就导入好了。

3. **复制**：将文件复制到仪器中去。

移动光标到你所要复制的文件处，然后点击菜单**复制**，会弹出提示信息：你是否想复制该文件到仪器？点击确定后，你所要复制的文件就复制到仪器了。

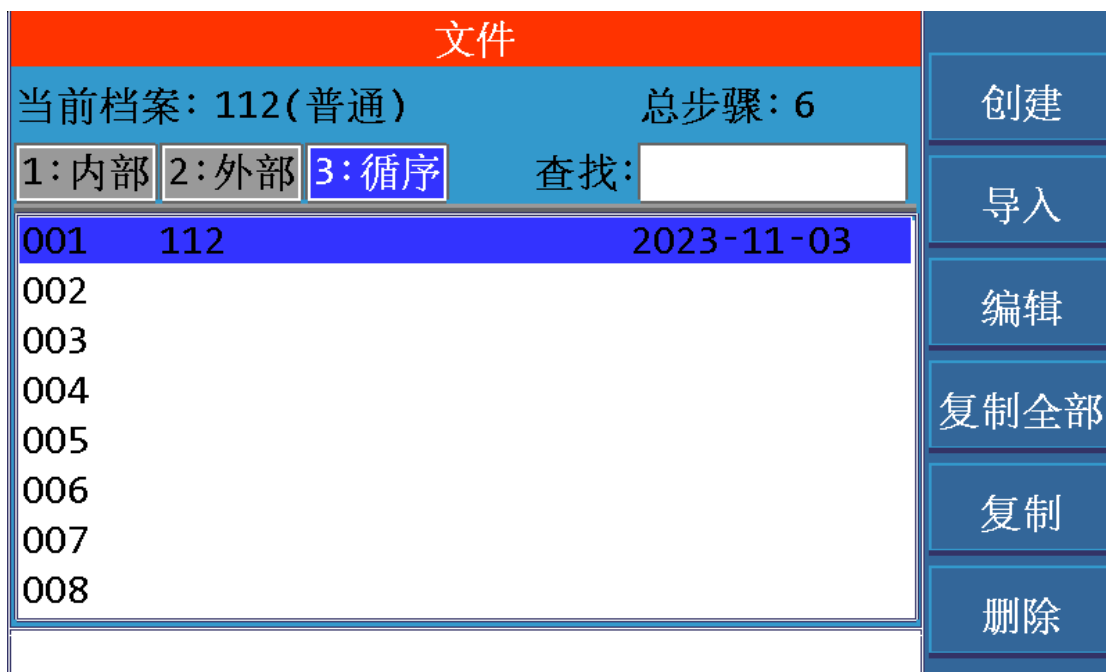
4. **删除**：删除指定的文件

移动光标到你所要删除的文件处，然后点击菜单**删除**，会弹出提示信息：你是否想删除该文件？点击确定后，你所要删除的文件就不见了，表示删除完成了。

5. **复制全部**：将所有外部文件复制到仪器中去（前提插上 U 盘）
 点击**复制全部**，会弹出提示信息：你是否想复制所有文件到仪器？点击确定后，你所要复制的 U 盘里的全部文件就复制到仪器中了。

7.4 循序

循序是指循序测试文件。对循序测试文件，主要以下操作：



- 1. 创建**：创建一个新的档案。
 移动光标到空白处，然后点击菜单**创建**，会弹出提示信息：请输入档案名称，然后输入档案名称，点击确定后，会进入创建界面。
- 2. 导入**：导入一个已经存在的文件
 移动光标到你所需要的文件处，然后点击菜单**导入**，会弹出提示信息：你是否想导入该文件？点击确定后，你所需的文件就导入好了。
- 3. 编辑**：编辑一个已经存在的文件
 移动光标到你所编辑的文件处，然后点击菜单**编辑**，然后就会进入编辑界面。进入编辑界面后，你可以进行以下 3 个操作：添加步骤，删除步骤，调整步骤顺序。
 - (1) 添加步骤**：将某个内部档案添加到循序文件中去，那么只需移动光标到该档案处，单击菜单项**选择**，就可以将这个档案移动到循序文件中去了。依此操作，你可以选择多个档案到循序文件中去。最后单击菜单项**完成**，就可以成功创建一个循序文件了。

文件		
档案名称: 112		总步骤: 6
1: 内部	2: 外部	3: 循序
查找:		
步骤	循测分步档案	内部档案列表
01	111	01.111
02	11	02.11
03	1	03.1
04	111	04
05	11	05
06	1	06
07		07

完成

选择

取消

- (2) 删除步骤: 移动光标到循测档案某一步骤处, 单击菜单项**删除**, 该步骤会直接删除。
- (3) 调整步骤顺序: 移动光标到循测档案某一步骤处, 单击菜单项**上移**或**下移**, 可将该步骤与上一步骤或下一步骤互换步骤位置。(比如步骤 02 上移后变成步骤 01, 原步骤 01 变为步骤 02, 如下图所示)

文件		
档案名称: 112		总步骤: 6
1: 内部	2: 外部	3: 循序
查找:		
步骤	循测分步档案	内部档案列表
01	11	01.111
02	111	02.11
03	1	03.1
04	111	04
05	11	05
06	1	06
07		07

完成

删除

上移

下移

4. **复制全部**: 将所有文件复制到 U 盘中去 (前提插上 U 盘)
 点击**复制全部**, 会弹出提示信息: 你是否想复制所有文件到 U 盘? 点击**是**后, 你所要复制的全部文件就复制到 U 盘了。
5. **复制**: 将文件复制到 U 盘中去, 前提要先将 U 盘插上。
 移动光标到你所要复制的文件处, 然后点击菜单**复制**, 会弹出提示信息: 你是否想复制该文件到 U 盘? 点击确定后, 你所要复制的文件就复制到 U 盘了。

6. **删除**：删除指定的文件

移动光标到你所要删除的文件处，然后点击菜单**删除**，会弹出提示信息：你是否想删除该文件？点击确定后，你所要删除的文件就不见了，表示删除完成了。

第8章 <SYS>页面

按模块按键[SYS]，进入<系统>页面。如图：

系统			
1: 测试	2: 环境	3: 通讯	
触发方式:	自动	触发延时:	0.0 s
测试模式:	普通测试	重复次数:	0
测试间隔:	0.0 s	普测失败:	停止测试
显示模式:	显示所有	循测方式:	自动触发
点测失败:	重复测试	双工模式:	关闭
过早拔下:	关闭	拔走检查:	关闭
启动点数:	70%启动	芯片延迟:	30 ms

<系统>页面包括 测试、环境和通讯三个分页。修改设置后，点击保存键保存。下面逐一对每个分页进行说明。

8.1 测试

8.1.1 触发方式

移动光标至触发方式设定域，屏幕软键区显示下列选项。

- **手动**：使用前面的 TEST 按键进行启动测试；
- **外部**：使用后面板上的 Handle 接口进行启动测试；
- **总线**：通过通讯接口，使用触发指令来进行启动测试；
- **自动**：仪器自动判断被测件是否插上，自动触发测试；

8.1.2 触发延迟

移动光标至触发延时设定域，使用数字键盘直接输入一个数值，允许输入的范围是：0~99.9s

触发延迟是指启动测试后，不立即开始测试，而是延迟一定的时间，才开始测试。

8.1.3 测试模式

移动光标至测试模式设定域，屏幕软键区显示下列选项。

- **普通测试**：每个被测件测试一次；
- **重复测试**：重复测试若干次，具体次数，由下面的参数项重复次数来设定；

- **循序测试**：不停的循环测试，直到按 EXIT 按键退出才会停止测试。

8.1.4 重复次数

移动光标至**重复次数**设定域，使用数字键盘直接输入一个数值，允许输入的范围是：0~999

重复次数设定的是重复测试（详见 8.1.3）时重复测试的次数。

8.1.5 测试间隔

移动光标至**时间间隔**设定域，使用数字键盘直接输入一个数值，允许输入的范围是：0~99.9s

测试间隔：在重复测试或循环测试时，前后两次测试之间的时间间隔。

8.1.6 普测失败

普通档案在测试过程中，出现了不良情况，该如下处理。

移动光标至**失败之后**设定域，屏幕软键区显示下列选项。

- **全部测完**：继续测试，直到所有的测试项目都测试完成。
- **停止测试**：立即停止测试，并且给出 FAIL 的判断。
- **不测高压**：继续测试，但是高压项目不测试，其他项目允许测试。

8.1.7 显示模式

当一个被测件测试完成后，会显示测试数据。

移动光标至**显示模式**设定域，屏幕软键区显示下列选项。

- **显示所有**：显示所有的数据，包括合格数据和不良数据
- **显示不良**：只显示不合格的数据
- **自动显示**：先显示不合格数据，如果有需要，按 ENTER 键，可以显示所有数据

8.1.8 循测方式

循序文件的测试方式。

移动光标至循测方式设定域，屏幕软键区显示下列选项。

- **按键触发**：使用前面板上的 TEST 按键启动测试以及下一步测试
- **连续触发**：使用前面板上的 TEST 按键启动测试，连续地将所有的步骤一次性测试完成。
- **自动触发**：仪器会不停的扫描网络表，直到网络表与当前档案的学习网络相一致时，才会启动测试。

8.1.9 点测失败

点测测试过程中，如果发生测试不合格，如何处理。

移动光标至**点测失败**设定域，屏幕软键区显示下列选项。

- **重复测试**：测试在会停在不良的地方，重复的测试和显示不良的数据，

直到测试 PASS 或者你按 EXIT 按键停止测试。

- **下步测试**：测试在会停在不良的地方，重复的测试和显示不良的数据，有菜单项**下步测试**，点击此菜单项，会跳过这步测试，进入下一步测试。

8.1.10 双工模式

双工作台功能

移动光标至**双工模式**设定域，屏幕软键区显示下列选项。

- **关闭**
- **开启**

8.1.11 过早拔下

被测件是不是过早拔下的判断功能要不要开启

移动光标至**过早拔下**设定域，屏幕软键区显示下列选项。

- **关闭**
- **开启**

8.1.12 拔走检查

被测件测试完后，必须拔走才能继续测试下一个被测件，否则无法进行测试。防止一个被测件被重复测试的情况发生。

移动光标至**拔走检查**设定域，屏幕软键区显示下列选项。

- **关闭**
- **开启**

8.1.13 启动点数

启动点数：需要在端口插入设置比列的点数才能启动测试。

8.1.14 芯片延迟

芯片读取设置的延迟时间。

8.2 环境

环境是指对测试的声音、系统语言和日期等设定。

如图

系统	
1: 测试	2: 环境
3: 通讯	
按键声音: 关闭	系统语言: 中文
声音音量: 高音	按键上锁: 手动
合格声音: 开启	屏幕亮度: 5
不良声音: 开启	治具寿命: 0
日期设定: 2023-11-03	
时间设定: 11:10:45	

8.2.1 按键声音

按键的时候，要不要发出声音

移动光标至按键声音设定域，屏幕软键区显示下列软键。

- 关闭
- 开启

8.2.2 系统语言

仪器提供两种语言，中文和英文。

移动光标至系统语言设定域，屏幕软键区显示下列软键。

- 中文
- 英文

8.2.3 声音音量

调整仪器中喇叭的音量，分为高中低三个档

移动光标至声音音量设定域，屏幕软键区显示下列软键。

- 关闭
- 低音
- 中音
- 高音

8.2.4 按键上锁

按键上锁后，其权限分为以下两种

移动光标至按键上锁设定域，屏幕软键区显示下列软键。

- **手动**：可以使用 TEST, EXIT 按键进行启动和停止测试。还允许进入

文件模块，进行导入档案操作。

- **总线:**只能使用 TEST, EXIT 按键进行启动和停止测试。

8.2.5 合格声音

被测件测试合格的时候，要不要发出声音。

移动光标至**合格声音**设定域，屏幕软键区显示下列软键。

- **关闭**
- **开启**

8.2.6 屏幕亮度

调整液晶显示屏的亮度，调整范围是 0~10。

移动光标至**屏幕亮度**设定域，屏幕软键区显示下列软键。

- **+**：向上调整屏幕亮度
- **-**：向下调整屏幕亮度

8.2.7 不良声音

被测件测试不良的时候，要不要发出声音。

移动光标至**不良声音**设定域，屏幕软键区显示下列软键。

- **关闭**
- **开启**

8.2.8 治具寿命

对于测试治具，可以设置使用寿命，设置好次数后，再重置一下，测试时会显示“治具：”，后面就是设置的使用寿命，每测一次会自动减 1，归零后会提示。

8.2.9 日期设定

移动光标到年份处，输入年份数值，即可设定年份；

移动光标到月份处，输入月份数值，即可设定月份；

移动光标到日份处，输入日份数值，即可设定日份；

8.2.10 时间设定

移动光标到小时处，输入小时数值，即可设定小时；

移动光标到分钟处，输入分钟数值，即可设定分钟；

移动光标到秒钟处，输入秒钟数值，即可设定秒钟；

8.3 通讯

通讯是指对系统通讯方式的设置，如图：

系统		
1: 测试	2: 环境	3: 通讯
端口类型: <u>RS232</u> 波特率 : <u>9600</u> 数据位 : <u>8</u> 停止位 : <u>1</u> 奇偶 : <u>无校验</u>		

测试
环境
通讯

8.3.1 端口类型

本仪器提供 5 种通讯端口，分别是 RS232，GPIB，USB，LAN，RS485。

移动光标至端口类型设定域，屏幕软键区显示下列软键。

- RS232
- GPIB
- USB
- LAN
- RS485

8.3.2 RS232 的通讯设定

1. 波特率

波特率总共有 4 种波特率可供选择：9600，19200，38400，115200。

移动光标至波特率设定域，屏幕软键区显示下列软键。

- 9600
- 19200
- 38400
- 115200

2. 数据位

数据位总共有 2 种数据位可供选择：8，7

移动光标至数据位设定域，屏幕软键区显示下列软键。

- 8

- 7

3. 停止位

停止位总共有 2 种停止位可供选择：1，2

移动光标至停止位设定域，屏幕软键区显示下列软键。

- 1

- 2

4. 奇偶

奇偶校验总共有 3 种方式可供选择：无，奇校验，偶校验

移动光标至奇偶设定域，屏幕软键区显示下列软键。

- 无

- 奇校验

- 偶校验

8.3.3 GPIB 的通讯设定

地址编号移动光标至地址编码设定域，输入地址数值，设置范围为 1~32。

8.3.4 USB 的通讯设定

USB 模式：移动光标至 USB 模式 设定域，屏幕软键区显示下列软键。

- TMC

- CDC

8.3.5 LAN 的通讯设定

1. 动态协议

移动光标至动态协议设定域，屏幕软键区显示下列软键。

- 关闭

- 开启

2. 地址编号

移动光标至地址编码设定域，输入地址数值，范围为 1~32。

3. 自动 IP

移动光标至自动 IP设定域，屏幕软键区显示下列软键。

- 关闭

- 开启

4. IP 地址

移动光标至 IP 地址 设定域逐一输入地址数值，一共需要输入 4 个数值，范围为：0~255

5. 子网掩码

移动光标至子网掩码设定域逐一输入地址数值，一共需要输入 4 个数值，范围为：0~255

6. 默认网关

移动光标至默认网关设定域逐一输入地址数值，一共需要输入 4 个数值，范围为：0~255

7. DNS 服务 1

移动光标至 DNS 服务 1 设定域逐一输入地址数值，一共需要输入 4 个数值，范围为：0~255

8. DNS 服务 2

移动光标至 DNS 服务 2 设定域逐一输入地址数值，一共需要输入 4 个数值，范围为：0~255

8.3.6 RS485 的通讯设定

地址编号：移动光标至地址编码设定域，输入地址数值，设置范围为 0~32。

第9章 < UTILI > 页面

该模块提供了一些辅助功能，具体有哪些，请看以下详解。

9.1 寻找脚位



点击菜单项：**开始寻点** 仪器就开始不停的侦测点位了。

然后使用表笔，点触你所要知道其编号的脚位，寻点的结果会即时的显示屏幕上。

如果想要退出该功能，请先点击菜单项：**停止寻点** 停止侦测点位，然后按 **EXIT** 键退出。

四线寻点：如果确定是四线式，可打开此功能，四个点都会有测试结果。

9.2 系统自检

系统自检		
开机自检: 关闭		
序号	项目	结果
1	单片机	
2	存储器	
3	交流电压源	
4	直流电压源	
5	恒流源	
6	高压交流源	
7	高压直流源	
8	断短路	
9	绝缘电阻	

开机时是否要进行自检，菜单项：**关闭**和**开启**是用来控制此项功能的。

启动自检，可以点击菜单项**启动**和 **START** 按键

9.3 高压模块

此功能可以看作是一个简易的耐压仪来使用。

高压模块		
高压模式: 直流耐压		
测试电压: <u>100 V</u>	测试频率: <u>50Hz</u>	
脚位(+): <u>A02</u>	脚位(-): <u>A14</u>	
上升时间: <u>0.0 s</u>	测试时间: <u>999.0 s</u>	
测试量程: <u>自动</u>	电弧等级: <u>关闭</u>	
电压值	测试值	时间值

在这个界面中，你可以选择交流耐压，直流耐压，绝缘电阻三个测试功能。

移动光标，可以随意设定测试电压，测试频率，测试脚位，上升时间，测试时间，测试量程，电弧等级等参数。

下方是实时显示测试电压，测试数据以及测试时间。

9.4 I/O 编辑

Handler 编辑				初始化 保存
脚位	功能	信号		
12	启动信号	下降沿		
11	停止信号	下降沿		
1	测试信号	低电平		
2	高压信号	低电平		
3	合格信号	低电平		
4	不良信号	低电平		
5	结束信号	低电平		
6	短断路	低电平		
7	导通电阻	低电平		
8	绝缘电阻	低电平		

在这个界面，你可以编辑 Handler 接口的相关设定。

除了 11 和 12 脚的输入信号不能编辑以外，其余的 1~8 脚是输出信号，可以随意设定其信号和电平。

1. 信号的设定

本仪器提供了近 40 种信号可供选择。

比如合格信号，不良信号，导通不良等等。

2. 电平的设定

本仪器提供了 4 种电平类型，分别是高电平，低电平，高脉冲，低脉冲。

9.5 存储器初始化

将光标移到**存储器初始化**处，会出现 3 个菜单项。



1. 初始化

此功能可以对仪器的存储器进行初始化，并且恢复出厂设置。注意：该操作会清空所有存档，请预先做好备份工作。

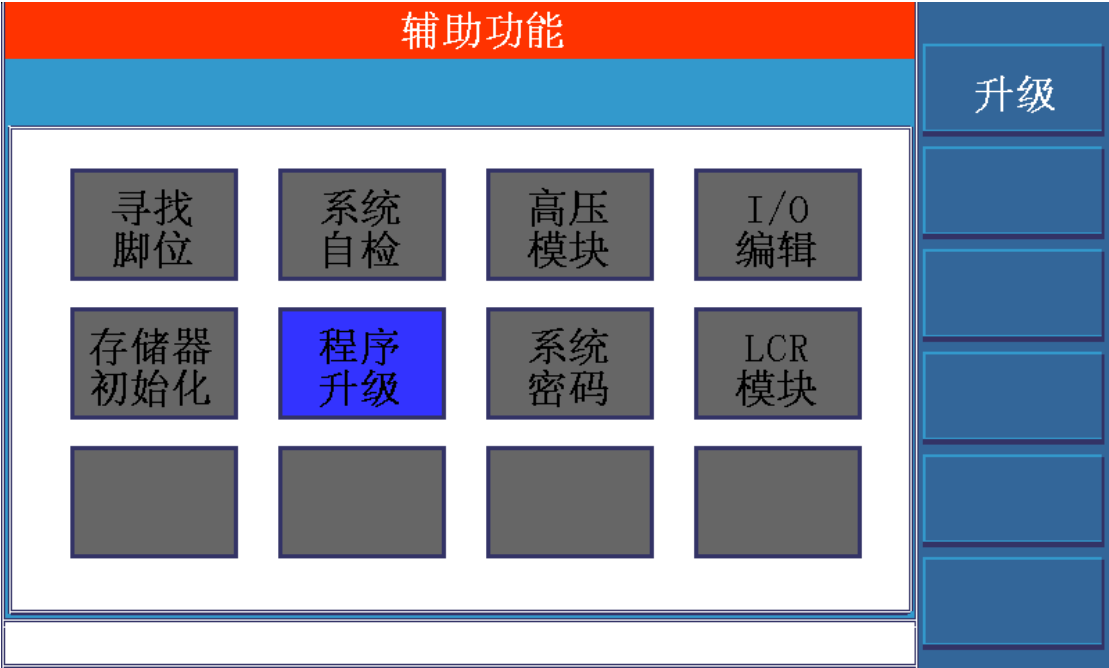
2. 64/128 通道

不同仪器类型之间的切换

注意：在没有技术人员的指导下，请不要使用该功能。

9.6 程序升级

将光标移到**程序升级**处，插入带有升级程序(TH8601.sec)的 U 盘，点击菜单项 **升级** 并且确认，那么就开始升级程序了，底部的信息栏会出现进度条，当进度条达到 **100%**时，仪器会自动重启，说明程序升级成功了。



9.7 系统密码

在这里你可以设定一个系统密码。

在实际测试过程中，你可以锁定键盘，防止操作人员更改测试条件。设定密码后，键盘锁定和键盘解锁都需要输入该密码才能操作成功。



9.8 LCR 模块

此功能可视为一个简易的 LCR 电桥来用。该界面可以测试电感，电容，交流电阻，直流电阻，导通电阻，二极管，压降。

LCR模块				
LCR模式：	交流电阻	电感		
测试电平：	1.00 V	测试频率：	300.0k	电容
脚位(+)	A01	脚位(-)	A05	交流电阻
测试量程：	自动	用户校准：	关闭	直流电阻
ACR：				导通电阻
				更多1/2

LCR模块				
LCR模式：	交流电阻	二极管		
测试电平：	1.00 V	测试频率：	300.0k	压降
脚位(+)	A01	脚位(-)	A05	
测试量程：	自动	用户校准：	关闭	
ACR：				
				更多2/2

其中直流电阻用于测试大于 1k 的大电阻，

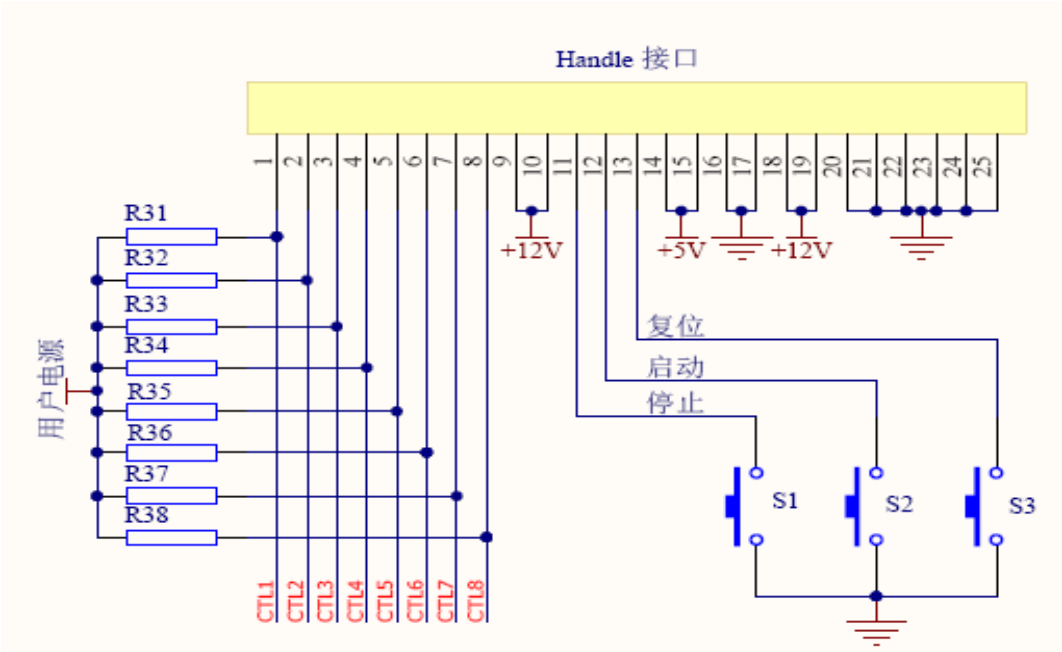
而小于 1k 的小电阻，请使用导通电阻进行测试。

移动光标，你可以设定测试电平，测试频率，测试脚位，测试量程等参数。

第10章 通讯接口

10.1 HANDLER 接口

10.1.1 Handler 接口电路图



10.1.2 接口说明：

- 1. 输出脚位
CTL1~CTL8 对应 TH8601 Handler 接口的 1~8 脚，是输出信号引脚。用户电源可选择外接电源或者使用 TH8601 Handler 接口自带的 5V（14，15 脚）与 12V（9，10，18，19 脚）。使用外接电源时，外接电源的地应与本机外壳共地，也可将外接电源地与本接口引脚 20~25 脚短接。为了保证输出信号的稳定性，用户需加上拉电阻（如上图 R31~R38），建议使用 10k 电阻。
- 2. 输入脚位
11~13 引脚是 TH8601 Handler 接口的输入信号引脚，分别对应停止、启动与复位功能。当外接开关控制时用户可如上图所示 S1~S3 连接线路。亦可外接低电平触发。
- 3. 为了保证 TH8601 Handler 接口控制与输出信号的可靠性，用户外接回路必须与 TH8601 Handler 接口的接地引脚（16，17，20~25 脚）共地。

10.2 RS232C 接口

10.2.1 RS232 标准

目前 TH8601 采用的是简易 RS-232 标准如，下表所示：

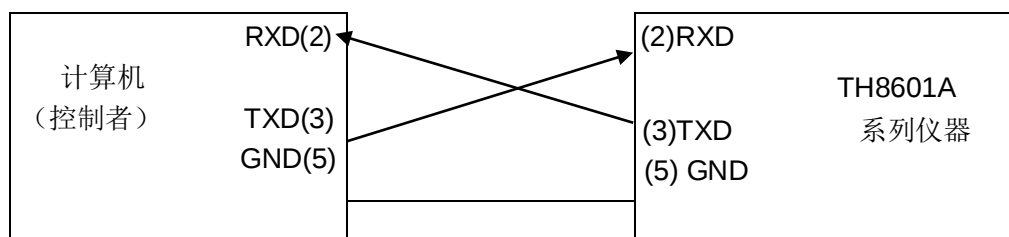
信号	缩写	连接器引脚号
发送数据	TXD	3
接收数据	RXD	2

接地	GND	5
----	-----	---

三条线的运作比五条线或六条的运作要便宜的多，这是使用串行口通讯的最大优点。

10.2.2 RS232 连接

仪器与计算机连接如图所示：



由上图可以看到，所用的串口连接线需要 2, 3 两脚交叉的，购买时请注意。或者用户可以使用从同惠购买 TH8601 系列仪器所附带的串口连接线。

第11章 SCPI 命令参考

以下所有指令都是以字符串类型进行发送和接收。每个指令后面必须要加结束符，否则仪器会一直处于等待状态，不处理指令。该结束符为换行符，也就是 LF，它的 ASC 码为十进制的 10 或者十六进制的 0A。当仪器出现数据返回时，每次返回的数据结尾将以 LF 作为结束字符。

11.1 设定命令集

11.1.1 模式设定命令

11.1.1.1 :SETUP:MODE:LEARN

--功能：设置学习网络

--格式：

设置格式： :SETUP:MODE: LEARN <data>

查询格式： :SETUP:MODE: LEARN?

--数据<data>

数据类型：整型，1 个字节

0	手动
1	Tyc 自动
2	AC-2.0
3	AC-3.0
4	CC-3.1-IC
5	CC-2.0-IC
6	CC-3.0-IC
7	CC-3.1
8	CC-2.0
9	CC-3.0
10	AC-2.0-IC
11	CC-TWO
12	SC-56K
13	SC-5.1K
14	SC-IC
15	AC-3.0-IC

--设置范例:

如果要将学习网络设定为: 手动

则输入命令为: :SETUP:MODE: LEARN 0

--查询范例:

如果输入命令为: :SETUP:MODE: LEARN?

则返回的内容为: 0, 表示学习网络为手动模式

11.1.1.2 :SETUP:MODE:TYPE

--功能: 设置线材类型

--格式:

设置格式: :SETUP:MODE:TYPE <data>

查询格式: :SETUP:MODE:TYPE?

--数据<data>

数据类型: 枚举型, 1 个字节

数据范围:

0---普通

1---单边

2---点测

--设置范例:

如果要将线材类型设定为: 单边

则输入命令为: :SETUP:MODE:TYPE 1

--查询范例:

如果输入命令为: :SETUP:MODE:TYPE?

则返回的内容为: 1, 表示线材类型为单边

11.1.1.3 :SETUP:MODE: PORT

--功能: 设置端头类型

--格式:

设置格式: :SETUP:MODE: PORT <data>

查询格式: :SETUP:MODE: PORT?

--数据<data>

数据类型: 整型, 1 个字节

数据范围:

0---普通, 1---一端 AB, 2---二端 AB

--设置范例:

如果要将端头类型设定为: 普通

则输入命令为: :SETUP:MODE: PORT 0

--查询范例:

如果输入命令为: :SETUP:MODE: PORT?

则返回的内容为: 0, 表示端头类型为普通

11.1.1.4 :SETUP:MODE:PD

--功能: 设置芯片类型

--格式:

设置格式: :SETUP:MODE: PD <data>

查询格式: :SETUP:MODE: PD?

--数据<data>

数据类型: 枚举型, 1 个字节

数据范围:

0---无芯片, 1---PD2.0 2---PD3.0 3---PD ALL

--设置范例:

如果要将芯片类型设定为: PD2.0

则输入命令为: :SETUP:MODE: PD 1

--查询范例:

如果输入命令为: :SETUP:MODE: PD?

则返回的内容为: 1, 表示芯片类型为 PD2.0

11.1.1.5 :SETUP:MODE:ABEG

--功能: 设置 A 端起点

--格式:

设置格式: :SETUP:MODE:ABEG <data>

查询格式: :SETUP:MODE:ABEG?

--数据<data>

数据类型: 整型, 1 个字节

数据范围：0~32

0---关闭，1~32---A1~A32

数据精度：1

--设置范例：

如果要将 A 端起点设定为：A1

则输入命令为：:SETUP:MODE:ABEG 1

--查询范例：

如果输入命令为：:SETUP:MODE:ABEG?

则返回的内容为：1，表示 A 端起点为 A1

11.1.1.6 :SETUP:MODE:AEND

--功能：设置 A 端终点

--格式：

设置格式：:SETUP:MODE:AEND <data>

查询格式：:SETUP:MODE:AEND?

--数据<data>

数据类型：整型，1 个字节

数据范围：0~32

0---关闭，1~32---A1~A32

数据精度：1

--设置范例：

如果要将 A 端终点设定为：A2

则输入命令为：:SETUP:MODE:AEND 2

--查询范例：

如果输入命令为：:SETUP:MODE:AEND?

则返回的内容为：2，表示 A 端终点为 A2

11.1.1.7 :SETUP:MODE:BBEG

--功能：设置 B 端起点

--格式：

设置格式：:SETUP:MODE:BBEG <data>

查询格式：:SETUP:MODE:BBEG?

--数据<data>

数据类型：整型，1 个字节

数据范围：0~32

0---关闭，1~32---B1~B32

数据精度：1

--设置范例：

如果要将 B 端起点设定为：B1

则输入命令为：:SETUP:MODE:BBEG 1

--查询范例：

如果输入命令为：:SETUP:MODE:BBEG?

则返回的内容为： 1，表示 B 端起点为 B1

11.1.1.8 :SETUP:MODE:BEND

--功能：设置 B 端终点

--格式：

设置格式： :SETUP:MODE:BEND <data>

查询格式： :SETUP:MODE:BEND?

--数据<data>

数据类型：整型，1 个字节

数据范围：0~32

0---关闭，1~32---B1~B32

数据精度：1

--设置范例：

如果要将 B 端终点设定为：B2

则输入命令为：:SETUP:MODE:BEND 2

--查询范例：

如果输入命令为：:SETUP:MODE:BEND?

则返回的内容为： 2，表示 B 端终点为 B2

11.1.1.9 :SETUP:MODE:CBEG

--功能：设置 C 端起点

--格式：

设置格式: :SETUP:MODE:CBEG <data>

查询格式: :SETUP:MODE:CBEG?

--数据<data>

数据类型: 整型, 1 个字节

数据范围: 0~32

0---关闭, 1~32---C1~C32

数据精度: 1

--设置范例:

如果要将 C 端起点设定为: C1

则输入命令为: :SETUP:MODE:CBEG 1

--查询范例:

如果输入命令为: :SETUP:MODE:CBEG?

则返回的内容为: 1, 表示 C 端起点为 C1

11.1.1.10 :SETUP:MODE:CEND

--功能: 设置 C 端终点

--格式:

设置格式: :SETUP:MODE:CEND<data>

查询格式: :SETUP:MODE:CEND?

--数据<data>

数据类型: 整型, 1 个字节

数据范围: 0~32

0---关闭, 1~32---C1~C32

数据精度: 1

--设置范例:

如果要将 C 端终点设定为: C2

则输入命令为: :SETUP:MODE:CEND 2

--查询范例:

如果输入命令为: :SETUP:MODE:CEND?

则返回的内容为: 2, 表示 C 端终点为 C2

11.1.1.11 :SETUP:MODE:DBEG

--功能：设置 D 端起点

--格式：

设置格式： :SETUP:MODE:DBEG <data>

查询格式： :SETUP:MODE:DBEG?

--数据<data>

数据类型：整型，1 个字节

数据范围：0~32

0---关闭，1~32---D1~D32

数据精度：1

--设置范例：

如果要将 D 端起点设定为：D1

则输入命令为： :SETUP:MODE:DBEG 1

--查询范例：

如果输入命令为： :SETUP:MODE:DBEG?

则返回的内容为： 1，表示 D 端起点为 D1

11.1.1.12 :SETUP:MODE:DEND

--功能：设置 D 端终点

--格式：

设置格式： :SETUP:MODE:DEND <data>

查询格式： :SETUP:MODE:DEND?

--数据<data>

数据类型：整型，1 个字节

数据范围：0~32

0---关闭，1~32---D1~D32

数据精度：1

--设置范例：

如果要将 D 端终点设定为：D2

则输入命令为： :SETUP:MODE:DEND 2

--查询范例：

如果输入命令为: :SETUP:MODE:DEND?

则返回的内容为: 2, 表示 D 端终点为 D2

11.1.1.13 :SETUP:MODE:ALL

--功能: MODE 参数的屏设, 也就是一次性将 MODE 中的 12 项参数进行设定

--格式:

设置格式: :SETUP:MODE:ALL 学习网络, 线材类型, 端头类型, 芯片类型, A 端起点, A 端终点, B 端起点, B 端终点, C 端起点, C 端终点, D 端起点, D 端终点

以上参数之间以逗号(,)隔开

--设置范例:

如果要将 MODE 界面中的参数按如下设定:

学习网络: 手动 -----0

线材类型: 普通-----0

端头类型: 无-----0

芯片类型: 无-----0

A 端起点: A1-----1

A 端终点: A32-----32

B 端起点: 关闭-----0

B 端终点: 关闭-----0

C 端起点: 关闭-----0

C 端终点: 关闭-----0

D 端起点: 关闭-----0

D 端终点: 关闭-----0

那么输入的命令就是:

:SETUP:MODE:ALL 0,0,0,0,1,32,0,0,0,0,0,0

如果设定成功, 则返回: OK

11.1.2 通断设定命令

11.1.2.1 :SETUP:OS:RSTD

--功能: 设置通断标准

--格式:

设置格式: :SETUP:OS:RSTD <data>

查询格式: :SETUP:OS:RSTD?

--数据<data>

数据类型: 浮点型, 4 个字节

数据范围: 1k~50k

数据精度: 1k

数据单位: Ω

--设置范例:

如果要将通断标准设定为: 10k Ω

则输入命令为: :SETUP:OS:RSTD 10000

--查询范例:

如果输入命令为: :SETUP:OS:RSTD?

则返回的内容为: 10000.000000, 表示通断标准设定为 10k Ω

11.1.2.2 :SETUP:OS:CSTD

--功能: 设置单边灵敏度标准

--格式:

设置格式: :SETUP:OS:CSTD <data>

查询格式: :SETUP:OS:CSTD?

--数据<data>

数据类型: 浮点型, 4 个字节

数据范围: 0~9.999nF

数据单位: pF

--设置范例:

如果要将单边灵敏度标准设定为: 100pF

则输入命令为: :SETUP:OS:CSTD 100

--查询范例:

如果输入命令为: :SETUP:OS:CSTD?

则返回的内容为: 100.000001, 表示单边灵敏度标准设定为 100pF

11.1.2.3 :SETUP:OS:SIDE

--功能: 设置端边判断

--格式:

设置格式: :SETUP:OS:SIDE <data>

查询格式: :SETUP:OS:SIDE?

--数据<data>

数据类型: 枚举型, 1 个字节

数据范围:

0---关闭, 1---开启, 2---分边, 3---%

--设置范例:

如果要将端边判断设定为: 开启

则输入命令为: :SETUP:OS:SIDE 1

--查询范例:

如果输入命令为: :SETUP:OS:SIDE?

则返回的内容为: 1, 表示端边判断为开启

11.1.2.4 :SETUP:OS:SPEED

--功能: 设置测试速度

--格式:

设置格式: :SETUP:OS:SPEED <data>

查询格式: :SETUP:OS:SPEED?

--数据<data>

数据类型: 枚举型, 1 个字节

数据范围:

0---慢速, 1---中速, 2---快速

--设置范例:

如果要将测试速度设定为: 快速

则输入命令为: :SETUP:OS:SPEED 2

--查询范例:

如果输入命令为: :SETUP:OS:SPEED?

则返回的内容为: 2, 表示测试速度为快速

11.1.2.5 :SETUP:OS:OSTM

--功能: 设置瞬间通断时间

--格式:

设置格式: :SETUP:OS:OSTM <data>

查询格式: :SETUP:OS:OSTM?

--数据<data>

数据类型: 浮点型, 4 个字节

数据范围: 0~999.9

数据精度: 0.1

数据单位: 秒

--设置范例:

如果要将瞬间通断时间设定为: 5 秒

则输入命令为: :SETUP:OS:OSTM 50

--查询范例:

如果输入命令为: :SETUP:OS:OSTM?

则返回的内容为: 50, 表示瞬间通断时间设定为 5 秒

11.1.2.6 :SETUP:OS:OPTM

--功能: 设置瞬间断路时间

--格式:

设置格式: :SETUP:OS:OPTM <data>

查询格式: :SETUP:OS:OPTM?

--数据<data>

数据类型: 浮点型, 4 个字节

数据范围: 0~999.9

数据精度: 0.1

数据单位: 秒

--设置范例:

如果要将瞬间断路时间设定为: 5 秒

则输入命令为: :SETUP:OS:OPTM 50

--查询范例:

如果输入命令为: :SETUP:OS:OPTM?

则返回的内容为: 50, 表示瞬间断路时间设定为 5 秒

11.1.2.7 :SETUP:OS:HULL

--功能：设置外壳脚位

--格式：

设置格式： :SETUP:OS:HULL <data>

查询格式： :SETUP:OS:HULL?

--数据<data>：脚位编号

数据类型：整型，1 个字节

数据范围：

1~32: A1~A32

33~64: B1~B32

65~96: C1~C32

97~128: D1~D32

--设置范例：

如果要将外壳脚位设定为：A01

则输入命令为：:SETUP:OS:HULL 1

--查询范例：

如果输入命令为：:SETUP:OS:HULL?

则返回的内容为：1，表示外壳脚位为 A01

11.1.2.8 :SETUP:OS:CAP

--功能：设置有无电容

--格式：

设置格式： :SETUP:OS:CAP <data>

查询格式： :SETUP:OS:CAP?

--数据<data>：

数据类型：枚举型，1 个字节

数据范围：

0---无

1---有

--设置范例：

如果要设置为有电容

则输入命令为: :SETUP:OS:CAP 1

--查询范例:

如果输入命令为: :SETUP:OS:CAP?

则返回的内容为: 1, 表示有电容

11.1.2.9 :SETUP:OS:DELAY

--功能: 设置短断路延迟时间

--格式:

设置格式: :SETUP:OS:DELAY <data>

查询格式: :SETUP:OS:DELAY?

--数据<data> : 短断延时

数据类型: 整型, 1 个字节

数据范围:

1 us ——60.00 ms

--设置范例:

如果要将短断延时设定为: 1us

则输入命令为: :SETUP:OS:DELAY 1

--查询范例:

如果输入命令为: :SETUP:OS:DELAY?

则返回的内容为: 1, 表示短断延时为 1us

11.1.2.10 :SETUP:OS:METH

--功能: 设置扫描方法

--格式:

设置格式: :SETUP:OS:METH <data>

查询格式: :SETUP:OS:METH?

--数据<data> : 扫描方法

数据类型: 枚举型, 1 个字节

数据范围:

0——二分测试

1——一对其他

--设置范例:

如果要扫描方法设定为二分测试

则输入命令为: :SETUP:OS:METH 0

--查询范例:

如果输入命令为: :SETUP:OS:DELAY?

则返回的内容为: 0, 表示扫描方法设定为二分测试

11.1.2.11 :SETUP:OS:FIO

--功能: 设置快速瞬断

--格式:

设置格式: :SETUP:OS:FIO <data>

查询格式: :SETUP:OS:FIO?

--数据<data> :

数据类型: 整型, 2 个字节

数据范围: 1~999, 0 为关闭

数据精度: 1

数据单位: us

--设置范例:

如果要快速瞬断设定为 5us

则输入命令为: :SETUP:OS:FIO 5

--查询范例:

如果输入命令为: :SETUP:OS:FIO?

则返回的内容为: 5, 表示快速瞬断设定为 5us

11.1.2.12 :SETUP:OS:FAULT

--功能: 设置不良次数

--格式:

设置格式: :SETUP:OS:FAULT <data>

查询格式: :SETUP:OS:FAULT?

--数据<data> :

数据类型: 整型, 1 个字节

数据范围: 1~100

数据精度: 1

--设置范例:

如果要不良次数设定为 5 次

则输入命令为: :SETUP:OS:FAILT 5

--查询范例:

如果输入命令为: :SETUP:OS:FAILT?

则返回的内容为: 5, 表示不良次数设定为 5 次

11.1.2.13 :SETUP:OS:AFAIL

--功能: 设置不良之后

--格式:

设置格式: :SETUP:OS:AFAIL <data>

查询格式: :SETUP:OS:AFAIL?

--数据<data> :

数据类型: 枚举型, 1 个字节

数据范围:

0——空点停止

1——短路停止

2——开路停止

3——重复停止

--设置范例:

如果要不良之后设定为: 空点停止

则输入命令为: :SETUP:OS:AFAIL 0

--查询范例:

如果输入命令为: :SETUP:OS:AFAIL?

则返回的内容为: 0, 表示不良之后设定为空点停止

11.1.2.14 :SETUP:OS:RIGID

--功能: 设置精准短断

--格式:

设置格式: :SETUP:OS:RIGID <data>

查询格式: :SETUP:OS:RIGID?

--数据<data> :

数据类型: 整型, 2 个字节

数据范围: 0~950

数据精度: 1

数据单位: 欧姆

--设置范例:

如果要将精准短断设定为 10 Ω

则输入命令为: :SETUP:OS:RIGID 10

--查询范例:

如果输入命令为: :SETUP:OS:RIGID?

则返回的内容为: 10, 表示精准短断设定为 10 Ω

11.1.2.15 :SETUP:OS:ALL

--功能: OS 参数的屏设, 也就是一次性将 OS 中的 14 项参数进行设定

--格式:

设置格式: :SETUP:OS:ALL 短断标准, 单边灵敏, 端边判断, 单边速度, 瞬 OS 时间, 瞬断时间, 外壳脚位, 有无电容, 短断延时, 扫描方法, 快速瞬断, 不良次数, 不良之后, 精准短断

以上参数之间以逗号(,)隔开

--设置范例:

如果要将 OS 界面中的参数按如下设定:

短断标准: 10k-----10000

单边灵敏: 50pF-----50

端边判断: 开启-----1

单边速度: 快速-----2

瞬 OS 时间: 0s-----0

瞬断时间: 0s-----0

外壳脚位: 无-----0

有无电容: 无-----0

短断延时: 0-----0

扫描方法：二分法-----0

快速瞬断：二分法-----0

不良次数：7-----7

不良之后：空点停止-----0

精准短断：关闭-----0

那么输入的命令就是：

:SETUP:OS:ALL 10000,50,1,2,0,0,0,0,0,0,7,0,0

如果设定成功，则返回： OK

11.1.3 导通设定命令

11.1.3.1 :SETUP:COND:UPPER

--功能：设置导通上限值

--格式：

设置格式： :SETUP:COND:UPPER <data>

查询格式： :SETUP:COND:UPPER?

--数据<data>

数据类型：浮点型，4 个字节

数据范围：0~950

数据单位：Ω

--设置范例：

如果要将导通上限值设定为：1Ω

则输入命令为：:SETUP:COND:UPPER 1

--查询范例：

如果输入命令为：:SETUP:COND:UPPER?

则返回的内容为： 1，表示导通上限值设定为 1Ω

11.1.3.2 :SETUP:COND:LOWER

--功能：设置导通下限值

--格式：

设置格式： :SETUP:COND:LOWER <data>

查询格式： :SETUP:COND:LOWER?

--数据<data>

数据类型：浮点型，4 个字节

数据范围：0~950

数据单位： Ω

--设置范例：

如果要将导通下限值设定为：0.1 Ω

则输入命令为：:SETUP:COND:LOWER 0.1

--查询范例：

如果输入命令为：:SETUP:COND:LOWER?

则返回的内容为： 0.1，表示导通下限值设定为 0.1 Ω

11.1.3.3 :SETUP:COND:SPEC

--功能：设置瞬间导通上限值

--格式：

设置格式： :SETUP:COND:SPEC <data>

查询格式： :SETUP:COND:SPEC?

--数据<data>

数据类型：浮点型，4 个字节

数据范围：0.001-950

数据单位： Ω

--设置范例：

如果要将瞬间导通上限值设定为：2 Ω

则输入命令为：:SETUP:COND:SPEC 2

--查询范例：

如果输入命令为：:SETUP:COND:SPEC?

则返回的内容为： 2，表示瞬间导通上限值设定为 2 Ω

11.1.3.4 :SETUP:COND:TIME

--功能：设置瞬间导通测试时间

--格式：

设置格式： :SETUP:COND:TIME <data>

查询格式： :SETUP:COND:TIME?

--数据<data>

数据类型：浮点型，4 个字节

数据范围：0~999.9

数据精度：0.1

数据单位：秒

--设置范例：

如果要将瞬间导通测试时间设定为：5 秒

则输入命令为：:SETUP:COND:TIME 50

--查询范例：

如果输入命令为：:SETUP:COND:TIME?

则返回的内容为： 50，表示瞬间导通测试时间设定为 5 秒

11.1.3.5 :SETUP:COND:SPEED

--功能：设置导通测试速度

--格式：

设置格式： :SETUP:COND:SPEED <data>

查询格式： :SETUP:COND:SPEED?

--数据<data>

数据类型：枚举型，1 个字节

数据范围：

0---慢速，1---中速，2---快速

--设置范例：

如果要将导通测试速度设定为：快速

则输入命令为：:SETUP:COND:SPEED 2

--查询范例：

如果输入命令为：:SETUP:COND:SPEED?

则返回的内容为： 2，表示导通测试速度为快速

11.1.3.6 :SETUP:COND:IFAIL

--功能：设置瞬测不良

--格式：

设置格式： :SETUP:COND:IFAIL <data>

查询格式： :SETUP:COND:IFAIL?

数据类型：枚举型，1 个字节

数据范围：

0---停止测试，1---全部测完

--设置范例：

如果要将瞬测不良设定为：停止测试

则输入命令为：:SETUP:COND:IFAIL 0

--查询范例：

如果输入命令为：:SETUP:COND:IFAIL?

则返回的内容为： 0，表示瞬测不良的设定为停止测试

11.1.3.7 :SETUP:COND:NFAIL

--功能：设置错误循环

--格式：

设置格式： :SETUP:COND:NFAIL <data>

查询格式： :SETUP:COND:NFAIL?

数据类型：枚举型，1 个字节

数据范围：

0---关闭，1---开启

--设置范例：

如果要将错误循环设定为：关闭

则输入命令为：:SETUP:COND:NFAIL 0

--查询范例：

如果输入命令为：:SETUP:COND:NFAIL?

则返回的内容为： 0，表示错误循环的设定为关闭

11.1.3.8 :SETUP:COND:CURRE

--功能：设置测试电流

--格式：

设置格式： :SETUP:COND:CURRE <data>

查询格式： :SETUP:COND:CURRE?

数据类型：整型，1 个字节

数据范围：

0~20

数据精度：1

数据单位：mA

--设置范例：

如果要将导通测试电流设定为：10mA

则输入命令为：:SETUP:COND:CURR 10

--查询范例：

如果输入命令为：:SETUP:COND:CURR?

则返回的内容为：10，表示测试电流为 10mA

11.1.3.9 :SETUP:COND:PIN1

--功能：设置公共脚位 1

--格式：

设置格式：:SETUP:COND:PIN1 <data>

查询格式：:SETUP:COND:PIN1?

数据类型：整型，2 个字节

数据范围：

0~256

数据精度：1

--设置范例：

如果要将公共脚位 1 设定为：A2

则输入命令为：:SETUP:COND:PIN1 2

--查询范例：

如果输入命令为：:SETUP:COND:PIN1?

则返回的内容为：2，表示公共脚位 1 为 A2

11.1.3.10 :SETUP:COND:PIN2

--功能：设置公共脚位 2

--格式：

设置格式：:SETUP:COND:PIN2 <data>

查询格式：:SETUP:COND:PIN2?

数据类型：整型，2 个字节

数据范围:

0~256

数据精度: 1

--设置范例:

如果要将公共脚位 2 设定为: A2

则输入命令为: :SETUP:COND:PIN2 2

--查询范例:

如果输入命令为: :SETUP:COND:PIN2?

则返回的内容为: 2, 表示公共脚位 2 为 A2

11.1.3.11 :SETUP:COND:ITEM

--功能: 设置导通测试选项

--格式:

设置格式: :SETUP:COND:ITEM <data>

查询格式: :SETUP:COND:ITEM?

数据类型: 枚举型, 1 个字节

数据范围:

0---全部测试

1---普通测试

2---点测导通

--设置范例:

如果要将导通测试选项设定为: 全部测试

则输入命令为: :SETUP:COND:ITEM 0

--查询范例:

如果输入命令为: :SETUP:COND:ITEM?

则返回的内容为: 0, 表示导通测试选项为全部测试

11.1.3.12 :SETUP:COND:ZERO

--功能: 设置导通底数

--格式:

设置格式: :SETUP:COND:ZERO <data>

查询格式: :SETUP:COND:ZERO?

数据类型：浮点型，4 个字节

数据范围：

0~10 Ω

数据精度：0.1m Ω

数据单位： Ω

--设置范例：

如果要将导通底数设定为：100m Ω

则输入命令为：:SETUP:COND:ZERO 0.1

--查询范例：

如果输入命令为：:SETUP:COND:ZERO?

则返回的内容为：0.1，表示导通底数为 100m Ω

11.1.3.13 :SETUP:COND:NET

--功能：设置导通网络

--格式：

设置格式：:SETUP:COND:NET <data>

查询格式：:SETUP:COND:NET?

数据类型：枚举型，1 个字节

数据范围：

0---普通

1---共点

2---A 对 B

3---复合

--设置范例：

如果要将导通网络设定为：普通

则输入命令为：:SETUP:COND:NET 0

--查询范例：

如果输入命令为：:SETUP:COND:NET?

则返回的内容为：0，表示导通网络为普通

11.1.3.14 :SETUP:COND:BAL

--功能：设置导通平衡

--格式：

设置格式： :SETUP:COND:BAL <data>

查询格式： :SETUP:COND:BAL?

数据类型：浮点型，4 个字节

数据范围：

0~9.999 Ω

--设置范例：

如果要将导通平衡设定为：0.1 Ω

则输入命令为： :SETUP:COND:BAL 0.1

--查询范例：

如果输入命令为： :SETUP:COND:BAL?

则返回的内容为：0.1，表示导通平衡为0.1 Ω

11.1.3.15 :SETUP:COND:RETES

--功能：设置导通复测次数

--格式：

设置格式： :SETUP:COND:RETES <data>

查询格式： :SETUP:COND:RETES?

数据类型：整型，1 个字节

数据范围：0~100

数据精度：1

--设置范例：

如果要将导通复测设定为：5 次

则输入命令为： :SETUP:COND:RETES 5

--查询范例：

如果输入命令为： :SETUP:COND:RETES?

则返回的内容为：5，表示导通复测为5 次

11.1.3.16 :SETUP:COND:ALL

--功能: COND 参数的屏设, 也就是一次性将 COND 中的参数进行设定

--格式:

设置格式: :SETUP:COND:ALL 导通上限,导通下限,瞬间规格,瞬间时间,测试速度,瞬测不良,错误循环

以上参数之间以逗号(,)隔开

--设置范例:

如果要将 COND 界面中的参数按如下设定:

导通上限: 1.000Ω-----1

导通下限: 0Ω-----0

瞬间规格: 1.000Ω-----1

瞬间时间: 0s-----0

测试速度: 快速-----2

瞬测不良: 停止测试-----0

错误循环: 关闭-----0

测试电流: 10Ma-----10

公共脚位 1: A1-----1

测试选项 2: A2-----0

导通选项: 全部测试-----0

导通底数: 0.0m Ω-----0

导通网络: 普通-----0

导通平衡: 关闭-----0

导通复测: 5 次-----5

那么输入的命令就是:

:SETUP:COND:ALL 1,0,1,0,2,0,0,10,1,0,0,0,0,0,5

如果设定成功, 则返回: OK

11.1.4 元件设定命令

11.1.4.1 :SETUP:LCR:TEST

--功能: 设置是否不良循测

--格式:

设置格式: :SETUP:LCR:TEST:<data>

查询格式: :SETUP:LCR:TEST?

--数据<data> (元件类型)

数据类型: 枚举型, 1 个字节

数据范围:

0—关闭

1---开启

如果要打开不良循测

则输入命令为: :SETUP:LCR:TEST:1

--查询范例:

如果输入命令为: :SETUP:LCR:TEST?

则返回的内容为: 1, 表示不良循测打开

11.1.4.2 :SETUP:LCR:TYPE

--功能: 设置元件类型

--格式:

设置格式: :SETUP:LCR:TYPE:<sn>:<data>

查询格式: :SETUP:LCR:TYPE:<sn>?

--数据<sn> (元件序号)

数据类型: 整型, 1 个字节

数据范围: 0~63

--数据<data> (元件类型)

数据类型: 枚举型, 1 个字节

数据范围:

1---电感, 2---电容, 3---电阻,

4---二极管, 5---电容极性, 6---压降

7—二极管反向漏电流 8—阻和 9—阻衡 10—压和

--设置范例:

如果要将第 1 个元件的类型设定为: 电容

则输入命令为: :SETUP:LCR:TYPE:0:2

--查询范例:

如果输入命令为: :SETUP:LCR:TYPE:0?

则返回的内容为： 2，表示第 1 个元件的类型设定为电容

11.1.4.3 :SETUP:LCR:PIN1

--功能：设置元件脚位+

--格式：

设置格式： :SETUP:LCR:PIN1:<sn>:<data>

查询格式： :SETUP:LCR:PIN1:<sn>?

--数据<sn> (元件序号)

数据类型：整型，1 个字节

数据范围：0~128

--数据<data>

数据类型：整型，1 个字节

数据范围：

1~32: A1~A32

33~64: B1~B32

65~96: C1~C32

97~128: D1~D32

--设置范例：

如果要将第 1 个元件脚位+设定为：A01

则输入命令为：:SETUP:LCR:PIN1:0:1

--查询范例：

如果输入命令为：:SETUP:LCR:PIN1:0?

则返回的内容为： 1，表示第 1 个元件的脚位+设定为 A01

11.1.4.4 :SETUP:LCR:PIN2

--功能：设置元件脚位-

--格式：

设置格式： :SETUP:LCR:PIN2:<sn>:<data>

查询格式： :SETUP:LCR:PIN2:<sn>?

--数据<sn> (元件序号)

数据类型：整型，1 个字节

数据范围：0~128

--数据<data>

数据类型：整型，1 个字节

数据范围：

1~32: A1~A32

33~64: B1~B32

65~96: C1~C32

97~128: D1~D32

--设置范例：

如果要将第 1 个元件脚位-设定为：B01

则输入命令为：:SETUP:LCR:PIN2:0:33

--查询范例：

如果输入命令为：:SETUP:LCR:PIN2:0?

则返回的内容为： 33，表示第 1 个元件的脚位-设定为 B01

11.1.4.5 :SETUP:LCR:SPEC

--功能：设置元件规格

--格式：

设置格式： :SETUP:LCR:SPEC: <sn>:<data>

查询格式： :SETUP:LCR:SPEC: <sn>:?

--数据<sn> (元件序号)

数据类型：整型，1 个字节

数据范围：0~200

--数据<data>

数据类型：浮点型，4 个字节

数据单位：H/F/Ω/V

--设置范例：

如果要将设置第 1 个元件的规格设定为：100

则输入命令为：:SETUP:LCR:SPEC:0:100

--查询范例：

如果输入命令为：:SETUP:LCR:SPEC:0?

则返回的内容为：1.000e+02，表示第 1 个元件的规格设定为 100

11.1.4.6 :SETUP:LCR:OFFS

--功能：设置元件的公差

--格式：

设置格式： :SETUP:LCR:OFFS: <sn>:<data>

查询格式： :SETUP:LCR:OFFS: <sn>?

--数据<sn> (元件序号)

数据类型：整型，1 个字节

数据范围：0~63

--数据<data>

数据类型：浮点型，4 个字节

数据范围：0~0.99，

100-----小于等于标准值，

110-----大于等于标准值。

--设置范例：

如果要将设置第 1 个元件的偏差设定为： $\pm 10\%$

则输入命令为：:SETUP:LCR:OFFS:0:0.1

--查询范例：

如果输入命令为：:SETUP:LCR:OFFS:0?

则返回的内容为： 0.1，表示第 1 个元件的偏差设定为 $\pm 10\%$

11.1.4.7 :SETUP:LCR:ADDI

--功能：设置元件的附加参数项，只对二极管，电容极性，压降有效

--格式：

设置格式： :SETUP:LCR:ADDI:<sn>:<data>

查询格式： :SETUP:LCR: ADDI:<sn>?

--数据<sn> (元件序号)

数据类型：整型，1 个字节

数据范围：0~63

--数据<data>：

数据类型：浮点型，4 个字节

--设置范例:

如果要将设置第 1 个元件的二极管的测试时间: 2s

则输入命令为: :SETUP:LCR:ADDI:0:2

--查询范例:

如果输入命令为: :SETUP:LCR:ADDI:0?

则返回的内容为: 2.000, 表示第 1 个元件的二极管测试时间为 2s

11.1.4.8 :SETUP:LCR:ALL:<sn>

--功能: LCR 参数的屏设, 也就是一次性将一个元件的 6 项参数进行设定

--格式:

设置格式: :SETUP: LCR:ALL:<sn> 类型,脚位+,脚位-,规格,公差,附加
以上参数之间以逗号(,)隔开

--设置范例:

如果要将 LCR 界面中的增加一个元件参数, 按如下设定:

序列号: 01-----0

类型: 电容-----2

脚位+: A1-----1

脚位-: A2-----2

规格: 100nF-----0.0000001

公差: 10%-----0.1

附加: 无-----0

那么输入的命令就是:

:SETUP:LCR:ALL:0,2,1,2,0.0000001,0.1,0

如果设定成功, 则返回: OK

11.1.5 高压设定命令

11.1.5.1 :SETUP:HV:VOLT

--功能: 设置高压的测试电压

--格式:

设置格式: :SETUP:HV:VOLT:<type>:<data>

查询格式: :SETUP:HV:VOLT:<type>?

--数据<type> (高压的功能类型)

数据类型: 枚举型, 1 个字节

数据范围: ACW--交流耐压, DCW--直流耐压, IR--绝缘电阻

--数据<data>

数据类型: 浮点型, 4 个字节

数据范围: 5~1000VAC/5~1500VDC

数据精度: 1

数据单位: V

--设置范例:

如果要将设置交流耐压的测试电压设定为: 100V

则输入命令为: :SETUP:HV:VOLT:ACW:100

--查询范例:

如果输入命令为: :SETUP:HV:VOLT:ACW?

则返回的内容为: 100, 表示交流耐压的测试电压设定为 100V

11.1.5.2 :SETUP:HV:SPEC

--功能: 设置高压的测试规格

--格式:

设置格式: :SETUP:HV:SPEC:<type>:<data>

查询格式: :SETUP:HV:SPEC:<type>?

--数据<type> (高压的功能类型)

数据类型: 枚举型, 1 个字节

数据范围: ACW--交流耐压, DCW--直流耐压, IR--绝缘电阻

--数据<data>

数据类型: 浮点型, 4 个字节

数据范围:

数据精度:

数据单位: A/Ω

--设置范例:

如果要将设置交流耐压的测试规格设定为: 1mA

则输入命令为: :SETUP:HV:SPEC:ACW:0.001

--查询范例:

如果输入命令为: :SETUP:HV:SPEC:ACW?

则返回的内容为: 1.000e-03, 表示交流耐压的测试规格设定为 1mA

11.1.5.3 :SETUP:HV:TIME

--功能: 设置高压的测试时间

--格式:

设置格式: :SETUP:HV:TIME:<type>:<data>

查询格式: :SETUP:HV:TIME:<type>?

--数据<type> (高压的功能类型)

数据类型: 枚举型, 1 个字节

数据范围: ACW--交流耐压, DCW--直流耐压, IR--绝缘电阻

--数据<data>

数据类型: 浮点型, 4 个字节

数据范围: 1~50000

数据单位: 0.01 秒

--设置范例:

如果要将设置交流耐压的测试时间设定为: 1 秒

则输入命令为: :SETUP:HV:TIME:ACW:100

--查询范例:

如果输入命令为: :SETUP:HV:TIME:ACW?

则返回的内容为: 100, 表示交流耐压的测试时间设定为 1 秒

11.1.5.4 :SETUP:HV:RISE

--功能: 设置高压的上升时间

--格式:

设置格式: :SETUP:HV:RISE:<type>:<data>

查询格式: :SETUP:HV:RISE:<type>?

--数据<type> (高压的功能类型)

数据类型: 枚举型, 1 个字节

数据范围: ACW--交流耐压, DCW--直流耐压, IR--绝缘电阻

--数据<data>

数据类型: 浮点型, 4 个字节

数据范围：0~999.9

数据单位：0.1 秒

--设置范例：

如果要将设置交流耐压的上升时间设定为：1 秒

则输入命令为：:SETUP:HV:RISE:ACW:10

--查询范例：

如果输入命令为：:SETUP:HV:RISE:ACW?

则返回的内容为：10，表示交流耐压的上升时间设定为 1 秒

11.1.5.5 :SETUP:HV:ARC

--功能：设置高压的电弧测试

--格式：

设置格式：:SETUP:HV:ARC:<type>:<data>

查询格式：:SETUP:HV:ARC:<type>?

--数据<type>（高压的功能类型）

数据类型：枚举型，1 个字节

数据范围：ACW--交流耐压，DCW--直流耐压，IR--绝缘电阻

--数据<data>

数据类型：整型，1 个字节

数据范围：0~7 0---关闭

--设置范例：

如果要将设置交流耐压的电弧测试设定为：5

则输入命令为：:SETUP:HV:ARC:ACW:5

--查询范例：

如果输入命令为：:SETUP:HV:ARC:ACW?

则返回的内容为：5，表示交流耐压的电弧测试设定为 5

11.1.5.6 :SETUP:HV:METH

--功能：设置高压的测试方法

--格式：

设置格式：:SETUP:HV:METH: <type>:<data>

查询格式：:SETUP:HV:METH:<type>?

--数据<type> (高压的功能类型)

数据类型: 枚举型, 1 个字节

数据范围: ACW--交流耐压, DCW--直流耐压, IR--绝缘电阻

--数据<data>

数据类型: 枚举型, 1 个字节

数据范围:

0-二分测试, 1-一对其他, 2-自动测试, 3-所有对地, 4-产品分组, 5-奇对偶, 6-奇偶上下

--设置范例:

如果要将设置交流耐压的测试方法设定为: 一对其他

则输入命令为: :SETUP:HV:METH:ACW:1

--查询范例:

如果输入命令为: :SETUP:HV:METH:ACW:?

则返回的内容为: 1, 表示交流耐压的测试方法设定为一对其他。

11.1.5.7 :SETUP:HV:EMPT

--功能: 设置高压的空点测试

--格式:

设置格式: :SETUP:HV:EMPT: <type>:<data>

查询格式: :SETUP:HV:EMPT: <type>?

--数据<type> (高压的功能类型)

数据类型: 枚举型, 1 个字节

数据范围: ACW--交流耐压, DCW--直流耐压, IR--绝缘电阻

--数据<data>

数据类型: 枚举型, 1 个字节

数据范围:

0---关闭, 1---开启

--设置范例:

如果要将设置交流耐压的空点测试设定为: 开启

则输入命令为: :SETUP:HV:EMPT:ACW:1

--查询范例:

如果输入命令为: :SETUP:HV:EMPT:ACW?

则返回的内容为： 1，表示交流耐压的空点测试设定为开启。

11.1.5.8 :SETUP:HV:GND

--功能：设置高压的接地脚位

--格式：

设置格式： :SETUP:HV:GND:< type >:<data>

查询格式： :SETUP:HV:GND:< type >?

--数据<type> （高压的功能类型）

数据类型：枚举型，1 个字节

数据范围：ACW--交流耐压，DCW--直流耐压，IR--绝缘电阻

--数据<data>

数据类型：整型，1 个字节

数据范围：

1~32: A1~A32

33~64: B1~B32

65~96: C1~C32

97~128: D1~D32

--设置范例：

如果要将交流耐压的接地脚位设定为：A01

则输入命令为： :SETUP:HV:GND:ACW:1

--查询范例：

如果输入命令为： :SETUP:HV:GND:ACW?

则返回的内容为： 1，表示交流耐压的接地脚位设定为 A01

11.1.5.9 :SETUP:HV:GVOLT

--功能：设置高压的接地电压

--格式：

设置格式： :SETUP:HV:GVOLT:<type>:<data>

查询格式： :SETUP:HV:GVOLT:<type>?

--数据<type> （高压的功能类型）

数据类型：枚举型，1 个字节

数据范围：ACW--交流耐压，DCW--直流耐压，IR--绝缘电阻

--数据<data>

数据类型：浮点型，4 个字节

数据范围：5~1000V AC/ 5~1500V DC

数据精度：1

数据单位：V

--设置范例：

如果要将交流耐压的接地电压设定为：100V

则输入命令为：:SETUP:HV:GVOLT:ACW:100

--查询范例：

如果输入命令为：:SETUP:HV:GVOLT:ACW?

则返回的内容为：100，表示交流耐压的接地电压为 100V

11.1.5.10 :SETUP:HV:GSPEC

--功能：设置高压的接地规格

--格式：

设置格式：:SETUP:HV:GSPEC:<type>:<data>

查询格式：:SETUP:HV:GSPEC:<type>?

--数据<type> （高压的功能类型）

数据类型：枚举型，1 个字节

数据范围：ACW--交流耐压，DCW--直流耐压，IR--绝缘电阻

--数据<data>

数据类型：浮点型，4 个字节

数据范围：1.0 uA~10.00 Ma / 0.100M Ω ~10.00G Ω

--设置范例：

如果要将交流耐压的接地规格设定为：1mA

则输入命令为：:SETUP:HV:GSPEC:ACW:0.001

--查询范例：

如果输入命令为：:SETUP:HV:GSPEC:ACW?

则返回的内容为：0.001，表示交流耐压的接地规格设定为 1Ma

11.1.5.11 :SETUP:HV:GTIME

--功能：设置高压的接地时间

--格式:

设置格式: :SETUP:HV:GTIME:<type>:<data>

查询格式: :SETUP:HV:GTIME:<type>?

--数据<type> (高压的功能类型)

数据类型: 枚举型, 1 个字节

数据范围: ACW--交流耐压, DCW--直流耐压, IR--绝缘电阻

--数据<data>

数据类型: 浮点型, 4 个字节

数据范围:

--设置范例:

如果要将交流耐压的接地时间设定为: 1s

则输入命令为: :SETUP:HV:GTIME:ACW:100

--查询范例:

如果输入命令为: :SETUP:HV:GTIME:ACW?

则返回的内容为: 100, 表示交流耐压的接地时间设定为 1s

11.1.5.12 :SETUP:HV:ACW

--功能:ACW 参数的屏设, 也就是一次性将 ACW 中的 11 个项参数进行设定

--格式:

设置格式: :SETUP: HV:ACW 测试电压,测试时间,测试规格,测试方法,
电弧侦测,上升时间,空点测试, 接地脚位,接地电压,接地时间,接地规格

以上参数之间以逗号(,)隔开

--设置范例:

如果要将 ACW 界面中的参数按如下设定:

测试电压: 500V-----500

测试时间: 0.01s-----1

测试规格: 1mA-----0.001

测试方法: 一对其他-----1

电弧侦测: 关闭-----0

上升时间: 0s-----0

空点测试: 关闭-----0

接地脚位：无-----0

接地电压：50V-----50

接地时间：0.01s-----1

接地规格：0-----0

那么输入的命令就是：

:SETUP:HV:ACW 500,1,0.001,1,0,0,0,0,50,1,0

如果设定成功，则返回： OK

11.1.5.13 :SETUP:HV:DCW

--功能:DCW 参数的屏设，也就是一次性将 DCW 中的 11 个项参数进行设定

--格式：

设置格式： :SETUP:HV:DCW 测试电压,测试时间,测试规格,测试方法,电弧侦测,上升时间,空点测试, 接地脚位,接地电压,接地时间,接地规格

以上参数之间以逗号(,)隔开

--设置范例：

如果要将 DCW 界面中的参数按如下设定：

测试电压：500V-----500

测试时间：0.01s-----1

测试规格：1mA-----0.001

测试方法：一对其他-----1

电弧侦测：关闭-----0

上升时间：0s-----0

空点测试：关闭-----0

接地脚位：无-----0

接地电压：50V-----50

接地时间：0.01s-----1

接地规格：0-----0

那么输入的命令就是：

:SETUP:HV:DCW 500,1,0.001,1,0,0,0,0,50,1,0

如果设定成功，则返回： OK

11.1.5.14 :SETUP:HV:IR

--功能:IR 参数的屏设，也就是一次性将 IR 中的 11 个项参数进行设定

格式:

设置格式: :SETUP:HV:IR 测试电压,测试时间,测试规格,测试方法,电弧侦测,上升时间,空点测试, 接地脚位,接地电压,接地时间,接地规格

以上参数之间以逗号(,)隔开

--设置范例:

如果要将 IR 界面中的参数按如下设定:

测试电压: 500V-----500

测试时间: 0.01s-----1

测试规格: 1M Ω -----1.00E+6

测试方法: 一对其他-----1

电弧侦测: 关闭-----0

上升时间: 0s-----0

空点测试: 关闭-----0

接地脚位: 无-----0

接地电压: 50V-----50

接地时间: 0.01s-----1

接地规格: 0-----0

那么输入的命令就是:

:SETUP:HV:IR 500,1,1.00E+6,1,0,0,0,0,50,1,0

如果设定成功, 则返回: OK

项目设定命令

11.1.5.15 :SETUP:ITEM:OS

--功能: 设置测试 OS 项目

--格式:

设置格式: :SETUP:ITEM:OS <data>

查询格式: :SETUP:ITEM:OS?

--数据<data>

数据类型: 枚举型, 1 个字节

数据范围:

0---关闭, 1---开启

--设置范例:

如果要将设置测试 OS 项目设定为：开启

则输入命令为：:SETUP:ITEM:OS 1

--查询范例：

如果输入命令为：:SETUP:ITEM:OS?

则返回的内容为： 1，表示测试 OS 项目设定为开启

11.1.5.16 :SETUP:ITEM:IOS

--功能：设置测试瞬间 OS 项目

--格式：

设置格式： :SETUP:ITEM:IOS <data>

查询格式： :SETUP:ITEM:IOS?

--数据<data>

数据类型：枚举型，1 个字节

数据范围：

0---关闭，1---开启

--设置范例：

如果要将设置测试瞬间 OS 项目设定为：开启

则输入命令为：:SETUP:ITEM:IOS 1

--查询范例：

如果输入命令为：:SETUP:ITEM:IOS?

则返回的内容为： 1，表示测试瞬间 OS 项目设定为开启

11.1.5.17 :SETUP:ITEM:IOPEN

--功能：设置测试瞬间断路项目

--格式：

设置格式： :SETUP:ITEM:IOPEN <data>

查询格式： :SETUP:ITEM:IOPEN?

--数据<data>

数据类型：枚举型，1 个字节

数据范围：

0---关闭，1---开启

--设置范例：

如果要设置测试瞬间断路项目设定为：开启

则输入命令为：:SETUP:ITEM:IOPEN 1

--查询范例：

如果输入命令为：:SETUP:ITEM:IOPEN?

则返回的内容为： 1，表示测试瞬间断路项目设定为开启

11.1.5.18 :SETUP:ITEM:COND

--功能：设置测试导通项目

--格式：

设置格式： :SETUP:ITEM:COND <data>

查询格式： :SETUP:ITEM:COND?

--数据<data>

数据类型：枚举型，1 个字节

数据范围：

0---关闭

1---开启

--设置范例：

如果要设置测试导通项目设定为：开启

则输入命令为：:SETUP:ITEM:COND 1

--查询范例：

如果输入命令为：:SETUP:ITEM:COND?

则返回的内容为： 1，表示测试导通项目设定为开启

11.1.5.19 :SETUP:ITEM:ICOND

--功能：设置测试瞬间导通项目

--格式：

设置格式： :SETUP:ITEM:ICOND <data>

查询格式： :SETUP:ITEM:ICOND?

--数据<data>

数据类型：枚举型，1 个字节

数据范围：

0---关闭，1---开启

--设置范例:

如果要将设置测试瞬间导通项目设定为: 开启

则输入命令为: :SETUP:ITEM:ICOND 1

--查询范例:

如果输入命令为: :SETUP:ITEM:ICOND?

则返回的内容为: 1, 表示测试瞬间导通项目设定为开启

11.1.5.20 :SETUP:ITEM:LCR

--功能: 设置测试被动元件项目

--格式:

设置格式: :SETUP:ITEM:LCR <data>

查询格式: :SETUP:ITEM:LCR?

--数据<data>

数据类型: 枚举型, 1 个字节

数据范围:

0---关闭, 1---开启

--设置范例:

如果要将设置测试被动元件项目设定为: 开启

则输入命令为: :SETUP:ITEM:LCR 1

--查询范例:

如果输入命令为: :SETUP:ITEM:LCR?

则返回的内容为: 1, 表示测试被动元件项目设定为开启

11.1.5.21 :SETUP:ITEM:ACW

--功能: 设置测试交流耐压项目

--格式:

设置格式: :SETUP:ITEM:ACW <data>

查询格式: :SETUP:ITEM:ACW?

--数据<data>

数据类型: 枚举型, 1 个字节

数据范围:

0---关闭, 1---开启

--设置范例:

如果要将设置测试交流耐压项目设定为: 开启

则输入命令为: :SETUP:ITEM:ACW 1

--查询范例:

如果输入命令为: :SETUP:ITEM:ACW?

则返回的内容为: 1, 表示测试交流耐压项目设定为开启

11.1.5.22 :SETUP:ITEM:DCW

--功能: 设置测试直流耐压项目

--格式:

设置格式: :SETUP:ITEM:DCW <data>

查询格式: :SETUP:ITEM:DCW?

--数据<data>

数据类型: 枚举型, 1 个字节

数据范围:

0---关闭, 1---开启

--设置范例:

如果要将设置测试直流耐压项目设定为: 开启

则输入命令为: :SETUP:ITEM:DCW 1

--查询范例:

如果输入命令为: :SETUP:ITEM:DCW?

则返回的内容为: 1, 表示测试直流耐压项目设定为开启

11.1.5.23 :SETUP:ITEM:IR

--功能: 设置测试绝缘电阻项目

--格式:

设置格式: :SETUP:ITEM:IR <data>

查询格式: :SETUP:ITEM:IR?

--数据<data>

数据类型: 枚举型, 1 个字节

数据范围:

0---关闭, 1---开启

--设置范例:

如果要将设置测试绝缘电阻项目设定为: 开启

则输入命令为: :SETUP:ITEM:IR 1

--查询范例:

如果输入命令为: :SETUP:ITEM:IR?

则返回的内容为: 1, 表示测试绝缘电阻项目设定为开启

11.1.5.24 :SETUP:ITEM:ALL

--功能:ITEM 参数的屏设, 也就是一次性将 ITEM 中的 9 个项参数进行设定

--格式:

设置格式: :SETUP:ITEM:ALL 短断路,导通电阻,被动元件,交流耐压,直流耐压,绝缘电阻,瞬间短断,瞬间断路,瞬间导通

以上参数之间以逗号(,)隔开

--设置范例:

如果要将 ITEM 界面中的参数按如下设定:

短断路: 开启-----1

导通电阻: 开启-----1

被动元件: 关闭-----0

交流耐压: 关闭-----0

直流耐压: 关闭-----0

绝缘电阻: 开启-----1

瞬间短断: 关闭-----0

瞬间断路: 关闭-----0

瞬间导通: 关闭-----0

那么输入的命令就是:

:SETUP:ITEM:ALL 1,1,0,0,0,1,0,0,0

如果设定成功, 则返回: OK

11.2 测试命令集

11.2.1 :TRIG 或:START

--功能: 启动测试, 前提是, 触发方式要为总线触发

--命令格式: :TRIG /:START

如果输入指令: :TRIG

如果输入指令: :START

如果仪器的触发方式为总线触发，则仪器启动测试

--命令格式: :STOP

如果输入指令: :STOP

D.

--命令格式: :LEARN

如果输入指令: :LEARN

完成后返回内容为:

如何解析返回内容，请按以下步骤：

- 255,1,2,255,3,4,255,5,6,255,7,8,255,9,10,255,11,12,255,13,14,255,15,16,
255,17,18,255,19,20,255,21,22,255,23,24,255,25,26,255,27,28,255,29,30,255
.31.32.

255,1,2,

255,3,4,

255,5,6,

255,7,8,

255,9,10,

255,11,12,

255,13,14,

255,15,16,

255,17,18,

255,19,20,

255,21,22,

255,23,24,

255,25,26,

255,27,28,

255,29,30,

255,31,32,

3. 255 之间的数值就是脚位的数值了。

1~32 的值对应脚位: A1~A32;

33~64 的值对应脚位: B1~B32;

65~96 的值对应脚位: C1~C32;

97~128 的值对应脚位: D1~D32;

那么就可以写成这样:

255,A1,A2,

255,A3,A4,

255,A5,A6,

255,A7,A8,

255,A9,A10,

255,A11,A12,

255,A13,A14,

255,A15,A16,

255,A17,A18,

255,A19,A20,

255,A21,A22,

255,A23,A24,

255,A25,A26,

255,A27,A28,

255,A29,A30,

255,A31,A32,

4. 所以返回的学习网络列表最终结果就是:

A1,A2,

A3,A4,

A5,A6,

A7,A8,

A9,A10,

A11,A12,

A13,A14,

A15,A16,

A17,A18,

A19,A20,

A21,A22,

A23,A24,

A25,A26,

A27,A28,

A29,A30,

A31,A32,

11.3 :FETCH 指令集

11.3.1 :FETCH:COND?

--功能: 查询导通电阻的测试结果

--格式:

查询格式: :FETCH:COND?

--返回数据:

Judge1,data1; Judge1,data1;.....Judgen,datan;

judge: 表示分选结果,

1---合格, 2---不合格

data: 表示测试数据,格式为科学计数法, 2 位小数,也就是%.2e

单位: Ω

1~n: 下标 1~n,表示第几组测试结果

--查询范例:

如果输入命令为: :FETCH:COND?

则返回的内容为: 1,1.01E+01;1,1.00E+01;9.99E+00;

表示返回了 3 组数据, 分别为:

第 1 组: 10.1 Ω 合格

第 2 组: 10.0 Ω 合格

第 3 组: 9.99 Ω 合格

11.3.2 :FETCH:ICOND?

--功能: 查询瞬间导通电阻的测试结果

--格式:

查询格式: :FETCH:ICOND?

--返回数据:

Judge1,data1; Judge1,data1;.....Judgen,datan;

judge: 表示分选结果,

1---合格, 2---不合格

data: 表示测试数据,格式为科学计数法, 2 位小数,也就是%.2e

单位: Ω

1~n: 下标 1~n,表示第几组测试结果

--查询范例:

如果输入命令为: :FETCH:ICOND?

则返回的内容为: 1,1.01E+01;1,1.00E+01;9.99E+00;

表示返回了 3 组数据, 分别为:

第 1 组: 10.1 Ω 合格

第 2 组: 10.0 Ω 合格

第 3 组: 9.99 Ω 合格

11.3.3 :FETCH:ICMAX?

--功能：查询瞬间导通测试过程中，每组 net 的最大导通电阻值

--格式：

查询格式： :FETCH:ICMAX?

--返回数据：

data1; data2;.....datan;

data: 表示测试数据,格式为科学计数法，4 位小数,也就是%.4e

单位:Ω

1~n: 下标 1~n,表示第几组测试结果

--查询范例：

如果输入命令为： :FETCH:ICMAX?

则返回的内容为： 1.01E+01;1.00E+01;9.99E+00;

表示 3 个 net 的最大值分别为：

第 1 组： 10.1Ω

第 2 组： 10.0Ω

第 3 组： 9.99Ω

11.3.4 :FETCH:ICMIN?

--功能：查询瞬间导通测试过程中，每组 net 的最小导通电阻值

--格式：

查询格式： :FETCH:ICMIN?

--返回数据：

data1; data2;.....datan;

data: 表示测试数据,格式为科学计数法，4 位小数,也就是%.4e

单位:Ω

1~n: 下标 1~n,表示第几组测试结果

--查询范例：

如果输入命令为： :FETCH:ICMIN?

则返回的内容为： 1.00E+01;9.90E+00;9.95E+00;

表示 3 个 net 的最大值分别为：

第 1 组： 10.0Ω

第 2 组: 9.90Ω

第 3 组: 9.95Ω

11.3.5 :FETCH:ACW?

--功能: 查询交流耐压的测试结果

--格式:

查询格式: :FETCH:ACW?

--返回数据:

Judge1,data1; Judge1,data1;.....Judgen,datan;

judge: 表示分选结果,

1---合格, 2---不合格

data: 表示测试数据,格式为科学计数法, 2 位小数,也就是%.2e

单位:A

1~n: 下标 1~n,表示第几组测试结果

--查询范例:

如果输入命令为: :FETCH:ACW?

则返回的内容为: 1,1.01E-3;1,1.00E-3;1.02E-3;

表示返回了 3 组数据, 分别为:

第 1 组: 1.01mA 合格

第 2 组: 1.00mA 合格

第 3 组: 1.02mA 合格

11.3.6 :FETCH:DCW?

--功能: 查询直流耐压的测试结果

--格式:

查询格式: :FETCH:DCW?

--返回数据:

Judge1,data1; Judge1,data1;.....Judgen,datan;

judge: 表示分选结果,

1---合格, 2---不合格

data: 表示测试数据,格式为科学计数法, 2 位小数,也就是%.2e

单位:A

1~n: 下标 1~n,表示第几组测试结果

--查询范例:

如果输入命令为: :FETCH:DCW?

则返回的内容为: 1,1.01E-3;1,1.00E-3;1.02E-3;

表示返回了 3 组数据, 分别为:

第 1 组: 1.01mA 合格

第 2 组: 1.00mA 合格

第 3 组: 1.02mA 合格

11.3.7 :FETCH:IR?

--功能: 查询绝缘电阻的测试结果

--格式:

查询格式: :FETCH:IR?

--返回数据:

Judge1,data1; Judge1,data1;.....Judgen,datan;

judge: 表示分选结果,

1---合格, 2---不合格

data: 表示测试数据,格式为科学计数法, 2 位小数,也就是%.2e

单位:Ω

1~n: 下标 1~n,表示第几组测试结果

--查询范例:

如果输入命令为: :FETCH:IR?

则返回的内容为: 1,1.01E+09;1,1.00E+09;1.02E+09;

表示返回了 3 组数据, 分别为:

第 1 组: 1.01GΩ 合格

第 2 组: 1.00GΩ 合格

第 3 组: 1.02GΩ 合格

11.3.8 :FETCH:AUTO

--功能: 设置是否自动返回测试结束信号: EOM

当此功能为 ON 的时候, 每次测试完成后, 仪器自动向 RS232 通讯端口发送字符串信息: EOM

表示当前测试已经结束, 可以查询测试数据。

--格式:

设置格式: :FETCH:AUTO <data>

查询格式: :FETCH:AUTO?

--数据<data>

数据类型: 枚举型, 1 个字节

数据范围: 0~3

0---自动返回功能 OFF

1---测试结束后, 返回信息: "EOM"

2--测试结束后, 返回所有测试数据

2—瞬间导通测试过程中, 返回所有导通测试数据

数据精度:

数据单位:

--设置范例:

如果要是否自动返回测试结束信号设定为: 返回

则输入命令为: :FETCH:AUTO 1

那么测试结束时, 仪器自动返回测试结束信息: EOM

--查询范例:

如果输入命令为: :FETCH:AUTO?

则返回的内容为: 1, 表示是否自动返回测试结束信号设定为返回

11.3.9 :FETCH:ALL <step>?

--功能: 查询所有测试项的测试数据和结果

--数据<step>:

step 表示测试步骤, 如果当前档案为普通单测文件, 那么 step 就是为 0

如果当前档案为循测多步文件, 那么查询第一步的测试结果, step 就是为 0;
第二步, step 就是为 1,

以此类推。

--格式:

查询格式: :FETCH:ALL 0?

--返回数据: 格式如下, 每行数据内部的参数之间以逗号(,)隔开, 每行数据之间以分号(;)隔开

Item1, pin11, pin12, data1, judge1;

Item2,pin21,pin22,data2,judge2;

.....

Itemn,pinn1,pinn2,datan,judgen;

1. Item: 表示测试项目的名称, 详细情况如下表:

0	空
1	普通短断路
2	瞬间短断路
3	瞬间断路
4	普通导通电阻
5	瞬间导通电阻
6	被动元件: 电感元件
7	被动元件: 电容元件
8	被动元件: 电阻元件
9	被动元件: 二极管
10	被动元件: 电容极性
11	被动元件: 压降
12	交流耐压-二分法
13	交流耐压-一对其他
14	直流耐压-二分法
15	直流耐压-一对其他
16	绝缘电阻-二分法
17	绝缘电阻-一对其他
18	短路
19	断路
20	点测短断路
21	错配/错位
22	瞬间导通不良
23	瞬间短路
24	瞬间断路
25	瞬间错配
26	交流耐压-所有对地
27	直流耐压-所有对地
28	绝缘电阻-所有对地
29	动态电阻
30	被动元件: 二极管漏电流

2. pin1/pin2:测试脚位

1~32 对应 A1~A32

33~64 对应 B1~B32

65~96 对应 C1~C32

97~128 对应 D1~D32

3. data: 测试数据

格式为科学计数法, 3 位小数, 也就是%.3e

有些测试项目的数据是没有意义的, 比如短断路, 无视即可

另外诸如导通电阻, 绝缘电阻等项目, 数据就是对应的导通电阻值和绝缘电阻值

4. judge: 表示分选结果,

1---合格, 2---不合格

--查询范例:

查询当前测试的数据和结果

输入命令为: :FETCH:ALL 0?

则返回的内容为:

19,31,32,0.000e+00,2;

04,01,02,9.997e+01,1;

04,03,04,9.998e+01,1;

04,05,06,1.000e+02,1;

04,07,08,1.000e+02,1;

04,09,10,9.999e+01,1;

04,11,12,1.000e+02,1;

04,13,14,1.000e+02,1;

04,15,16,1.001e+02,1;

04,17,18,9.995e+01,1;

04,19,20,9.993e+01,1;

04,21,22,1.001e+02,1;

04,23,24,1.002e+02,1;

04,25,26,1.001e+02,1;

04,27,28,1.009e+02,1;

04,29,30,1.001e+02,1;

04,31,32,3.002e+03,2;

那么就表示当前的测试数据和结果为:

断路	A31	A32	0	FAIL
导通电阻	A1	A2	9.997e+01	PASS
导通电阻	A3	A4	9.998e+01	PASS

.....				
导通电阻	A29	A30	1.001e+02	PASS
导通电阻	A31	A32	3.002e+03	FAIL

11.3.10 :FETCH:NCOND?

--功能：查询导通电阻的测试数据和结果

--格式：

查询格式： :FETCH:NCOND?

--返回数据:格式如下，每行数据内部的参数之间以逗号(,)隔开，每行数据之间以分号(;)隔开

4,pin11,pin12,data1,judge1;

4,pin21,pin22,data2,judge2;

.....

4,pinn1,pinn2,datan,judgen;

1. pin1/pin2:测试脚位

1~32 对应 A1~A32

33~64 对应 B1~B32

65~96 对应 C1~C32

97~128 对应 D1~D32

2. data: 测试数据

格式为科学计数法，3 位小数,也就是%.3e

3. judge: 表示分选结果，

1---合格，2---不合格

--查询范例：

查询当前测试的导通电阻的数据和结果

输入命令为： :FETCH:NCOND?

则返回的内容为：

04,01,02,9.997e+01,1;

04,03,04,9.998e+01,1;

04,05,06,1.000e+02,1;

04,07,08,1.000e+02,1;

04,09,10,9.999e+01,1;

04,11,12,1.000e+02,1;

04,13,14,1.000e+02,1;

04,15,16,1.001e+02,1;

04,17,18,9.995e+01,1;

04,19,20,9.993e+01,1;

04,21,22,1.001e+02,1;

04,23,24,1.002e+02,1;

04,25,26,1.001e+02,1;

04,27,28,1.009e+02,1;

04,29,30,1.001e+02,1;

04,31,32,3.002e+03,2;

那么就表示当前的导通电阻的测试数据和结果为:

导通电阻	A1	A2	9.997e+01	PASS
导通电阻	A3	A4	9.998e+01	PASS
.....				
导通电阻	A29	A30	1.001e+02	PASS
导通电阻	A31	A32	3.002e+03	FAIL

11.3.11 :FETCH:OS?

--功能: 查询短断路的测试数据和结果

--格式:

查询格式: :FETCH:OS?

--返回数据:格式如下, 每行数据内部的参数之间以逗号(,)隔开, 每行数据之间以分号(;)隔开

Item1,pin11,pin12,data1,judge1;

Item2,pin21,pin22,data2,judge2;

.....

Itemn,pinn1,pinn2,datan,judgen;

1. Item: 表示测试项目的名称, 详细情况如下表:

0	空
1	普通短断路
18	短路
19	断路
21	错配

2. pin1/pin2:测试脚位

1~32 对应 A1~A32

33~64 对应 B1~B32

65~96 对应 C1~C32

97~128 对应 D1~D32

3. data: 测试数据

短断路没有测试数据，所以都是 0

4. judge: 表示分选结果，

1---合格，2---不合格

--查询范例：

查询当前 OS 的测试数据和结果

输入命令为：:FETCH:OS?

则返回的内容为：

19,31,32,0.000e+00,2;

那么就表示当前的测试数据和结果为：

断路	A31	A32		FAIL
----	-----	-----	--	------

11.3.12 :FETCH:CROSS?

--功能：用于查询错配脚位

当测试结束后，发送此指令，可以查询测试数据中的错配脚位，如果没有则返回 0。

--格式：

查询格式：:FETCH:CROSS?

--查询范例：

如果要将查询错配脚位，发送指令：:FETCH:CROSS?

如果返回：0 表示当前测试结果中，没有错配情况。

如果返回：A01,B02;A02,B01

表示错配脚位是：A01 X B02 和 A02 X B01

11.3.13 :FETCH:STAT?

--功能：用于查询统计数据

发送此指令，可以查询统计数据。

--格式：

查询格式: :FETCH:STAT?

--返回数据:

数据格式为: 测试总数, 合格数量, 不良数量

--查询范例:

如果要将查询统计数据, 发送指令: :FETCH:STAT?

如果返回: 64,58,6

则表示总数为 64; 合格为: 58; 不良为: 6

11.3.14 :FETCH:FILE?

--功能: 用于查询仪器中的文件列表

发送此指令, 可以查询当前仪器中的文件列表。

--格式:

查询格式: :FETCH:FILE?

--返回数据:

数据格式为: 文件名称 1, 文件名称 2.....文件名称 n

--查询范例:

如果要将查询文件列表, 发送指令: :FETCH:FILE?

如果返回: 1.wire,2.wire,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

则表示当前仪器中有 2 个文件, 分别是: 1.wire, 2.wire

11.3.15 :FETCH:USB?

--功能: 用于查询 U 盘中的文件列表

发送此指令, 可以查询 U 盘中中的文件列表。

--格式:

查询格式: :FETCH:USB?

--返回数据:

数据格式为: 文件名称 1, 文件名称 2.....文件名称 n

--查询范例:

如果要将查询 U 盘中的文件列表, 发送指令: :FETCH:USB?

如果返回: 1.wire,2.wire,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

则表示 U 盘中有 2 个文件, 分别是: 1.wire, 2.wire

11.3.16 :FETCH:ITEM?

--功能：用于查询当前的测试项目

发送此指令，可以查询当前仪器中的测试项目。

--格式：

查询格式： :FETCH:ITEM?

--返回数据：

数据格式为：短断路，导通电阻，被动元件，交流耐压，直流耐压，绝缘电阻，瞬间短断，瞬间断路，瞬间导通

--查询范例：

如果要查询测试项目，发送指令： :FETCH:ITEM?

如果返回： 1,1,0,0,0,0,0,0,0

则表示当前仪器中有 2 个测试项目，分别是：短断路，导通电阻

11.3.17 :FETCH:NET:COND?

--功能：用于查询导通电阻的测试网络

发送此指令，可以查询当前仪器中导通电阻的测试网络。

--格式：

查询格式： :FETCH:NET:COND?

--返回数据：

数据格式为： pin11,pin12;pin21,pin22;.....pinn1,pinn2;

--查询范例：

如果要查询导通电阻的测试网络，发送指令： :FETCH:NET:COND?

如果返回： 1,33;2,34;3,35

则当前导通电阻的测试网络是： A01-B01， A02-B02， A03-B03

11.3.18 :FETCH:NET:HV?

--功能：用于查询高压测试网络

发送此指令，可以查询当前仪器中高压测试网络。

--格式：

查询格式： :FETCH:NET:HV?

--返回数据：

数据格式为： pin11,pin12....pin1m;

pin21,pin22....pin2m;

.....

pinn1,pinn2....pinnm;

--查询范例:

如果要查询高压测试网络, 发送指令: :FETCH:NET:HV?

如果返回: 1,33;2,34;3,35

则当前高压测试网络是: A01-B01, A02-B02, A03-B03

11.3.19 :FETCH:NET:LCR?

--功能: 用于查询被动元件的测试网络

发送此指令, 可以查询当前仪器中被动元件的测试网络。

--格式:

查询格式: :FETCH:NET:LCR?

--返回数据:

数据格式为:

type1,pin11,pin12;type2,pin21,pin22;.....typen,pinn1,pinn2;

--查询范例:

如果要查询被动元件的测试网络, 发送指令: :FETCH:NET:LCR?

如果返回: 2,1,33;3,2,34;

则当前被动元件的测试网络是: 电容: A01-B01, 电阻: A02-B02

11.4 系统命令集

11.4.1 测试系统命令

11.4.1.1 :SYS:MEAS:TRIGM

--功能: 设置触发方式

--格式:

设置格式: :SYS:MEAS:TRIGM <data>

查询格式: :SYS:MEAS:TRIGM?

--数据<data>

数据类型: 枚举型, 1 个字节

数据范围:

0---手动, 1---外部, 2---总线, 3---自动

--设置范例:

如果要将触发方式设定为: 总线触发

则输入命令为: :SYS:MEAS:TRIGM 2

--查询范例:

如果输入命令为: :SYS:MEAS:TRIGM?

则返回的内容为: 2, 表示触发方式设定为总线触发

11.4.1.2 :SYS:MEAS:DELAY

--功能: 设置触发延迟时间

--格式:

设置格式: :SYS:MEAS:DELAY <data>

查询格式: :SYS:MEAS:DELAY?

--数据<data>

数据类型: 浮点型, 4 个字节

数据范围: 0~999.9

数据精度: 0.1

数据单位: 秒

--设置范例:

如果要将触发延迟时间设定为: 5 秒

则输入命令为: :SYS:MEAS:DELAY 50

--查询范例:

如果输入命令为: :SYS:MEAS:DELAY?

则返回的内容为: 5, 表示触发延迟时间设定为 5 秒

11.4.1.3 :SYS:MEAS:MEASM

--功能: 设置测试模式

--格式:

设置格式: :SYS:MEAS:MEASM <data>

查询格式: :SYS:MEAS:MEASM?

--数据<data>

数据类型: 枚举型, 1 个字节

数据范围:

0---普通测试, 1---重复测试, 2---循环测试

--设置范例:

如果要将测试模式设定为: 普通测试

则输入命令为: :SYS:MEAS:MEASM 0

--查询范例:

如果输入命令为: :SYS:MEAS:MEASM?

则返回的内容为: 0, 表示测试模式设定为普通测试

11.4.1.4 :SYS:MEAS:RPT

--功能: 设置重测次数

--格式:

设置格式: :SYS:MEAS:RPT <data>

查询格式: :SYS:MEAS:RPT?

--数据<data>

数据类型: 整型, 1 个字节

数据范围: 0~999

数据精度: 1

--设置范例:

如果要将重测次数设定为: 5

则输入命令为: :SYS:MEAS:RPT 5

--查询范例:

如果输入命令为: :SYS:MEAS:RPT?

则返回的内容为: 5, 表示重测次数设定为 5

11.4.1.5 :SYS:MEAS:INTV

--功能: 设置重测间隔

--格式:

设置格式: :SYS:MEAS:INTV <data>

查询格式: :SYS:MEAS:INTV?

--数据<data>

数据类型: 浮点型, 4 个字节

数据范围：0~999.9

数据精度：0.1

数据单位：秒

--设置范例：

如果要将重测间隔设定为：1 秒

则输入命令为：:SYS:MEAS:INTV 10

--查询范例：

如果输入命令为：:SYS:MEAS:INTV?

则返回的内容为：1，表示重测间隔设定为 1 秒

11.4.1.6 :SYS:MEAS:FAIL

--功能：设置普测失败之后

--格式：

设置格式：:SYS:MEAS:FAIL <data>

查询格式：:SYS:MEAS:FAIL?

--数据<data>

数据类型：枚举型，1 个字节

数据范围：

0---全部测完，1---停止测试，2---不测高压

--设置范例：

如果要将普测失败之后设定为：全部测完

则输入命令为：:SYS:MEAS:FAIL 0

--查询范例：

如果输入命令为：:SYS:MEAS:FAIL?

则返回的内容为：0，表示普测失败之后设定为全部测完

11.4.1.7 :SYS:MEAS:DISPM

--功能：设置显示模式

--格式：

设置格式：:SYS:MEAS:DISPM <data>

查询格式：:SYS:MEAS:DISPM?

--数据<data>

数据类型：枚举型，1 个字节

数据范围：

0---显示所有，1---显示不良，2---自动显示

--设置范例：

如果要将显示模式设定为：显示所有

则输入命令为：:SYS:MEAS:DISPM 0

--查询范例：

如果输入命令为：:SYS:MEAS:DISPM?

则返回的内容为： 0，表示显示模式设定为显示所有

11.4.1.8 :SYS:MEAS:PROGM

--功能：设置循测方式

--格式：

设置格式： :SYS:MEAS:PROGM <data>

查询格式： :SYS:MEAS:PROGM?

--数据<data>

数据类型：枚举型，1 个字节

数据范围：

0---按键触发，1---连续触发，2---自动触发

--设置范例：

如果要将循测方式设定为：按键触发

则输入命令为：:SYS:MEAS:PROGM 0

--查询范例：

如果输入命令为：:SYS:MEAS:PROGM?

则返回的内容为： 0，表示循测方式设定为按键触发

11.4.1.9 :SYS:MEAS:PIN

--功能：设置点测失败之后

--格式：

设置格式： :SYS:MEAS:PIN <data>

查询格式： :SYS:MEAS:PIN?

--数据<data>

数据类型：枚举型，1 个字节

数据范围：

0---重复测试，1---下步测试

--设置范例：

如果要将点测失败之后设定为：重复测试

则输入命令为：:SYS:MEAS:PIN 0

--查询范例：

如果输入命令为：:SYS:MEAS:PIN?

则返回的内容为： 0，表示点测失败之后设定为重复测试

11.4.1.10 :SYS:MEAS:TYPEC

--功能：设置 TYPE-C 测试功能（双工模式）

--格式：

设置格式： :SYS:MEAS:TYPEC <data>

查询格式： :SYS:MEAS:TYPEC?

--数据<data>

数据类型：枚举型，1 个字节

数据范围：

0---关闭，1---开启

--设置范例：

如果要将 TYPE-C 测试功能设定为：开启

则输入命令为：:SYS:MEAS:TYPEC 1

--查询范例：

如果输入命令为：:SYS:MEAS:TYPEC?

则返回的内容为： 1，表示 TYPE-C 功能（双工模式）为开启

11.4.1.11 :SYS:MEAS:EARLY

--功能：设置过早拔下

--格式：

设置格式： :SYS:MEAS:EARLY <data>

查询格式： :SYS:MEAS:EARLY?

--数据<data>

数据类型：枚举型，1 个字节

数据范围：

0---关闭，1---开启

--设置范例：

如果要过早拔下设定为：关闭

则输入命令为：:SYS:MEAS:EARLY 0

--查询范例：

如果输入命令为：:SYS:MEAS:EARLY?

则返回的内容为： 0，表示过早拔下的设定为关闭

11.4.1.12 :SYS:MEAS:PULL

--功能：设置拔走检查

--格式：

设置格式： :SYS:MEAS:PULL <data>

查询格式： :SYS:MEAS:PULL?

--数据<data>

数据类型：枚举型，1 个字节

数据范围：

0---关闭，1---开启

--设置范例：

如果要拔走检查设定为：关闭

则输入命令为：:SYS:MEAS:PULL 0

--查询范例：

如果输入命令为：:SYS:MEAS:PULL?

则返回的内容为： 0，表示拔走检查的设定为关闭

11.4.1.13 :SYS:MEAS:PINS

--功能：设置启动点数（当检测到多少脚位数，就开始测试）

--格式：

设置格式： :SYS:MEAS:PINS <data>

查询格式： :SYS:MEAS:PINS?

--数据<data>

数据类型：枚举型，1 个字节

数据范围：

空点测试-0

A 槽启动-1

B 槽启动-2

C 槽启动-3

D 槽启动-4

10%启动-5

.....

100%启动-14

--设置范例：

如果要将启动点数设定为：脚位数>50 时候启动测试

则输入命令为：:SYS:MEAS:PINS

--查询范例：

如果输入命令为：:SYS:MEAS:PINS?

则返回的内容为： 50，表示当检测到 50%脚位数时启动测试

11.4.1.14 :SYS:MEAS:EMARK

--功能：设置芯片延迟

--格式：

设置格式： :SYS:MEAS:EMARK <data>

查询格式： :SYS:MEAS:EMARK?

--数据<data>

数据类型：枚举型，1 个字节

数据范围：1~200ms

--设置范例：

如果要将芯片延迟时间设定为：10ms

则输入命令为：:SYS:MEAS:EMARK 10

--查询范例：

如果输入命令为：:SYS:MEAS:EMARK?

则返回的内容为： 10，表示芯片延迟的设定时间为 10ms。

11.4.2 环境系统命令

11.4.2.1 :SYS:ENVI:KEYV

--功能：设置按键声音

--格式：

设置格式： :SYS:ENVI:KEYV <data>

查询格式： :SYS:ENVI:KEYV?

---数据<data>

数据类型：枚举型，1 个字节

数据范围：

0---关闭，1---开启

--设置范例：

如果要按键声音设定为：关闭

则输入命令为： :SYS:ENVI:KEYV 0

--查询范例：

如果输入命令为： :SYS:ENVI:KEYV?

则返回的内容为： 0，表示按键声音设定为关闭

11.4.2.2 :SYS:ENVI:VOLM

--功能：设置蜂鸣器音量

--格式：

设置格式： :SYS:ENVI:VOLM <data>

查询格式： :SYS:ENVI:VOLM?

---数据<data>

数据类型：枚举型，1 个字节

数据范围：

0---关闭，1---低音，2---中音，3---高音

--设置范例：

如果要蜂鸣器音量设定为：关闭

则输入命令为： :SYS:ENVI:VOLM 0

--查询范例：

如果输入命令为： :SYS:ENVI:VOLM?

则返回的内容为： 0，表示蜂鸣器音量设定为关闭

11.4.2.3 :SYS:ENVI:KLOCK

--功能：设置按键上锁

--格式：

设置格式： :SYS:ENVI:KLOCK <data>

查询格式： :SYS:ENVI:KLOCK?

---数据<data>

数据类型：枚举型，1 个字节

数据范围：

0---手动，1---总线

--设置范例：

如果要按键上锁设定为：手动

则输入命令为： :SYS:ENVI:KLOCK 0

--查询范例：

如果输入命令为： :SYS:ENVI:KLOCK?

则返回的内容为： 0，表示按键上锁设定为手动

11.4.2.4 :SYS:ENVI:PASSV

--功能：设置合格声音

--格式：

设置格式： :SYS:ENVI:PASSV <data>

查询格式： :SYS:ENVI:PASSV?

---数据<data>

数据类型：枚举型，1 个字节

数据范围：

0---关闭，1---开启

--设置范例：

如果要合格声音设定为：关闭

则输入命令为： :SYS:ENVI:PASSV 0

--查询范例：

如果输入命令为： :SYS:ENVI:PASSV?

则返回的内容为： 0，表示合格声音设定为关闭

11.4.2.5 :SYS:ENVI:FAILV

--功能：设置不良声音

--格式：

设置格式： :SYS:ENVI:FAILV <data>

查询格式： :SYS:ENVI:FAILV?

---数据<data>

数据类型：枚举型，1 个字节

数据范围：

0---关闭，1---开启

--设置范例：

如果要将不良声音设定为：关闭

则输入命令为： :SYS:ENVI:FAILV 0

--查询范例：

如果输入命令为： :SYS:ENVI:FAILV?

则返回的内容为： 0，表示不良声音设定为关闭

11.4.2.6 :SYS:ENVI:BRI

--功能：设置屏幕亮度

--格式：

设置格式： :SYS:ENVI:BRI <data>

查询格式： :SYS:ENVI:BRI?

--数据<data>

数据类型：整型，1 个字节

数据范围：1~10

数据精度：1

--设置范例：

如果要将屏幕亮度设定为：5

则输入命令为： :SYS:ENVI:BRI 5

--查询范例：

如果输入命令为： :SYS:ENVI:BRI ?

则返回的内容为： 5，表示屏幕亮度设定为 5

11.4.2.7 :SYS:ENVI:DATE

--功能：设置系统日期

--格式：

设置格式： :SYS:ENVI:DATE <year>,<month>,<day>

查询格式： :SYS:ENVI:DATE?

--数据<year>

数据类型：整型，2 个字节

数据范围：1000~9999

--数据< month >

数据类型：整型，1 个字节

数据范围：1~12

--数据< day >

数据类型：整型，1 个字节

数据范围：1~31

--设置范例：

如果要将系统日期设定为：2014-10-30

则输入命令为：:SYS:ENVI:DATE 2014,10,30

--查询范例：

如果输入命令为：:SYS:ENVI:DATE ?

则返回的内容为： 2014,10,30，表示系统日期设定为 2014-10-30

11.4.2.8 :SYS:ENVI:TIME

--功能：设置系统时间

--格式：

设置格式： :SYS:ENVI:TIME <hour>,<min>,<sec>

查询格式： :SYS:ENVI:TIME?

--数据< hour >

数据类型：整型，1 个字节

数据范围：0~23

--数据< min >

数据类型：整型，1 个字节

数据范围：0~59

--数据< sec >

数据类型：整型，1 个字节

数据范围：0~59

--设置范例：

如果要将系统时间设定为：17:00:00

则输入命令为：:SYS:ENVI:TIME 17,0,0

--查询范例：

如果输入命令为：:SYS:ENVI:TIME?

则返回的内容为： 17,0,0，表示系统时间设定为 17:00:00

11.5 文件命令集

11.5.1 :FILE:SAVE

--功能：保存文件

--格式：

设置格式： :FILE:SAVE <name>

--数据<name>

数据类型：字符串，10 个字节

--设置范例：

如果要将当前设定保存为：AMO

则输入命令为：:FILE:SAVE AMO

如果保存成功则返回信息： OK

11.5.2 :FILE:LOAD

--功能：读取文件

--格式：

设置格式： :FILE:LOAD <name>

--数据<name>

数据类型：字符串，10 个字节

--设置范例：

如果要读取名称为 AMO 的文件

则输入命令为: :FILE:LOAD AMO

如果保存成功则返回信息: OK

11.5.3 :FILE:SEND

--功能: 发送设定文件, 将一个 6k 大小的设定文件从电脑发送到仪器中去。

--格式:

指令格式: :FILE:SEND

写入设定文件

--范例:

如果要将设定文件: sample.wir 发送到仪器中去。

则输入命令为: :FILE:SEND

然后发送二进制设定文件, 大小为 6000

如果发送成功则返回信息: OK, 否则返回 Error

11.5.4 :FILE:RECE

--功能: 从仪器获取设定文件, 也就是将设定文件从仪器发送到电脑里。

--格式:

指令格式: :FILE:RECE <sn>?

--数据<sn>

数据类型: 整型, 1 个字节

数据范围: 0~100

0 表示当前档案

1~100 表示文件存档编号

数据精度: 1

范例:

如果要读取仪器中第 3 个档案, 那么

输入命令为: :FILE:RECE 3?

如果读取成功则 6000 字节的二进制内容。

11.6 DISP 命令集

11.6.1 :DISP 显示界面指令

--功能: 显示各个模块的界面

--格式:

设置格式: :DISP <data>

--数据<data>

数据类型: 枚举型, 1 个字节

数据范围:

OFF---关闭显示

ON---开启显示

MAIN---显示主界面

MEAS---显示测试界面

SETUP---显示设置界面

LEARN---显示学习界面

STAT---显示统计界面

FILE---显示文件界面

SYS---显示系统界面

UTIL---显示辅助界面

--设置范例:

如果要显示测试界面

则输入命令为: :DISP MEAS

11.7 其他命令集

11.7.1 :STAT:CLEAR

--功能: 统计数据清零

--指令格式: :STAT:CLEAR

--范例:

如果输入指令: :STAT:CLEAR

那么总数, 合格数, 不良数, 合格率等数据全部置 0

11.8 公共命令集

11.8.1 *IDN

--功能: 查询仪器型号, 版本信息

--查询格式: *IDN?

--查询范例:

如果输入指令: *IDN?

则返回信息: TH8601 Ver 1.00"

11.8.2 *TRG

--功能: 启动测试, 并且返回测试数据

--查询格式: *TRG

--查询范例:

如果输入指令: *TRG

仪器则启动测试, 测试结束后, 则自动返回数据

第12章 版本更改记录

本说明书将不断完善以利于使用。

由于说明书中可能存在的错误或遗漏，仪器功能的改进和完善，技术的更新及软件的升级，说明书将做相应的调整和修订。

请关注您使用的软件版本及说明书版本。

2023 年 10 月.....第五版

内容：显示页面功能更改，指令更新

 **声明：**本公司可能对该产品的性能、功能、软件、结构、外观、附件、包装以及说明书等进行完善和提高，恕不另行通知！如造成疑惑，请与本公司联系。



同惠网址

常州同惠电子股份有限公司 📞 **400-624-1118**

地址：江苏省常州市新北区新竹路1号

电话：0519-85132222 传真：0519-85109972

[Http://www.tonghui.com.cn](http://www.tonghui.com.cn) Email: sales@tonghui.com.cn